

 $\triangleright$ EPA/EPO/OEB D-80298 München

7

+49 89 2399-0 523 656 epmu d +49 89 2399-4465 Europäisches **Patentamt** 

European Patent Office Office européen des brevets

Generaldirektion 2

Directorate General 2

Direction Générale 2

Behnisch, Werner Reinhard-Skuhra-Weise & Partner, Patentanwälte, Postfach 44 01 51 80750 München **ALLEMAGNE** 

Telefonnummern:

Beauftragter Prüfer (Sachprüfungsfragen) +49 89 2399-8129

Formalsachbearbeiter/Assistent +49 89 2399-7913 (Formalangelegenheiten und andere Fragen)

Anmeldung Nr 03 770 943.3 - 2107 Zeichen

Datum

P18757DrB/her

17.04.2007

Biocer-Entwicklungs-GmbH

#### Bescheid gemäß Artikel 96(2) EPÜ

Die Prüfung der obengenannten Anmeldung hat ergeben, daß sie den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens aus den beigefügten Gründen nicht genügt. Werden die genannten Mängel nicht behoben, so kann die Anmeldung nach Artikel 97(1) EPÜ zurückgewiesen werden.

Sie werden aufgefordert, innerhalb einer Frist

#### Monaten von

gerechnet von der Zustellung dieses Bescheides, Ihre Stellungnahme einzureichen und die angeführten Mängel, soweit diese behebbar sind, zu beseitigen. Die Frist berechnet sich nach den Bestimmungen der Regeln 78(2), 83(2) und (4) EPÜ.

Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen und den Zeichnungen sind gegebenenfalls innerhalb der genannten Frist in einem Exemplar auf gesonderten Blättern (Regel 36(1) EPÜ) einzureichen.

Unterlassen Sie es, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 96(3) EPÜ).



Winger, Rudolf Beauftragter Prüfer für die Prüfungsabteilung

Anlagen: 3 Seite/n Gründe (Form 2906)



#### Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum Date Date

Datum 17.04.2007

Blatt Sheet Feuille

1

Anmeide-Nr.:
Application No.: 03 770 943.3
Demande no:

Der Prüfung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt:

#### Beschreibung, Seiten

1-22 ursprüngliche Fassung

#### Ansprüche, Nr.

1-29 wie im Anhang zum Int. Vorl. Prüfungsbericht

#### Zeichnungen, Blätter

1/1 ursprüngliche Fassung

- 1. Im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 52(4) EPÜ bezieht sich Anspruch 29 auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung.
- 2. Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ:
- 2.1 Der in den Ansprüchen benutzte Ausdruck "Titanoxid-Precursor" ist vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Eine klare Definition ist beispielsweise in Anspruch 9 zu finden.
- 2.2 Bei dem in dem Anspruch 6 verwendeten Begriff "AISI316L" handelt es sich anscheinend um ein eingetragenes Warenzeichen, das keine klar umrissene Bedeutung hat, da es international nicht als Standardausdruck anerkannt ist. Die Verwendung des Begriffs führt daher zu einer unklaren Definition des Gegenstandes dieses Anspruchs
- 2.3 Aus der Beschreibung auf Seite 8 geht hervor, daß die Verwendung eines Sols für die Definition der Erfindung wesentlich ist. Da der unabhängige Anspruch 1 dieses Merkmal nicht enthält, entspricht er nicht dem Erfordernis des Artikels 84 EPÜ in Verbindung mit Regel 29(1) und (3) EPÜ, daß jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale



#### Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum Date

17.04.2007

Blatt Sheet Feuille

2

Application No.: 03 770 943.3

enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind.

- Der auf Seite 12 beschriebene Gegenstand der Erfindung (ein- bis vierwertige Metallionen usw.) läßt sich nicht den vorliegenden Ansprüchen (antimikrobielle bzw. antibakterielle Wirkung) unterordnen. Dieser Widerspruch zwischen den Ansprüchen der Beschreibung führt zu Zweifeln bezüglich des Gegenstandes des Schutzbegehrens, weshalb die Ansprüche nicht klar sind. Eine klare Definition der antibakteriellen bzw. antimikrobiellen Metallionen ist beispielsweise in Anspruch 21 zu finden.
- 3. Neuheit und erfinderische Tätigkeit:
- Es wird auf die folgenden Dokumente des Internationalen Recherchenberichts und die 3.1 dort angegebenen Passagen verwiesen:

D1: US-A-5 612 049 D2: US-B-6 312 472 D3: US-A-4 954 476

D4: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1998, Nr. 01 & JP 9 249981 A

D5: EP-A-0 409 810 D6: US-A-6 017 553 D7: US-A-5 855 612 D8: EP-A-0 222 717 D9: US-B-6 313 064

D10: Tseng et al: vom Anmelder eingeführt

3.2 Anspruch 1 bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung einer Titanoxid-Beschichtung ausgehend von einem Titanoxid-Precursor in Verbindung mit einem Metallsalz, das unter physiologischen Bedingungen eine antimikrobielle Wirkung entfaltet, Aufbringen dieser Zubereitung auf ein Implantat und Trocknen der Beschichtung. Anspruch 22 bezieht sich auf das entsprechende Implantat und Anspruch 29 auf dessen Verwendung. Die Dokumente D1-D3, D5 und D7 unterscheiden sich durch die Abwesenheit antimikrobieller Salze, D4 und D6 offenbaren keine Titanoxidbeschichtung mit homogen verteilten Metallsalzen, Dokument D8 ist dadurch gekennzeichnet, daß Kupfer nur in Spuren vorliegt, und die Dokumente D9 und D10 beziehen sich nicht auf medizinische



#### Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum Date Date

um e 17.04.2007 Blatt Sheet Feuille

3

Anmelde-Nr.:
Application No.: 03 770 943.3

Implantate. Der Gegenstand der Ansprüche 1-29 scheint somit neu zu sein.

- 3.3 Da sich keines der Dokumente D1-D10 auf die Herstellung von verbesserten antimikrobiellen Implantaten bezieht oder die homogene Verteilung der antimikrobiellen Metallsalze nahelegt, scheint der Gegenstand der Ansprüche 1-29 auch erfinderisch zu sein.
- 4. Dem Anmelder wird die Einreichung neuer Ansprüche nahegelegt, die den vorstehenden Bemerkungen Rechnung tragen. Die Beschreibung ist entsprechend anzupassen.

Um die Prüfung von geänderten Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ zu erleichtern, sollte der Anmelder die durchgeführten Änderungen, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen durch Hinzufügen, Ersetzen oder Streichen handelt, deutlich aufzeigen und angeben, auf welche Stellen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderungen stützen (siehe Richtlinien E-II, 1).

Gegebenenfalls können diese Angaben in handschriftlicher Form auf Kopien der betreffenden Teile der ursprünglichen Anmeldung erfolgen.

## REINHARD · SKUHRA · WEISE & PARTNER GER

PATENT- UND RECHTSANWÄLTE GERMAN AND EUROPEAN PATENT ATTORNEYS EUROPEAN TRADEMARK AND DESIGN ATTORNEYS · ATTORNEYS AT LAW EPO - Munich 45

26. Feb. 2007

Europäisches Patentamt Erhardtstraße 27

D-80298 München

PATENT ATTORNEYS

Udo Skuhra
Dr. Werner Behnisch
Dr. Stephan Barth
Glyndwr Charles
Oliver Hassa
Ralf Peckmann\*
Wolfgang Sandmann
Daniel Papst\*\*
Reinhard Weise (Of Counsel)

ATTORNEYS AT LAW Michaela Wöhrle

Michaela Wöhrle Ina-Mara Helbig

Ihr Zeichen/vour ref.

Unser Zeichen/our ref.

München/Munich

1 539 253

P18757 DrB/bin

26. Februar 2007

Europäische Patentanmeldung Nr. 03770943.3-2107 Anmelder: BioCer Entwicklungs GmbH

Auf die Mitteilungen gemäss Teil A-III, 5.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA vom 16. und 19. Oktober 2006:

Hiermit werden die aktuellen Adressen der Erfinder MITTELMEIER und GOLLWITZER übermittelt und es wird gebeten diese im Register zu vermerken.

Wolfram Mittelmeier

Asternhof 23

D-18069 Rostock

Hans Gollwitzer

Itzlinger Str. 21

D-94469 Deggendorf

CS 3 Nort

Dr. Werner Behnisch Patentanwalt

D-80750 München - P.O. BOX 440151 [

### REINHARD · SKUHRA · WEISE & PARTNER GBR

PATENT- UND RECHTSANWÄLTE GERMAN AND EUROPEAN PATENT ATTORNEYS EUROPEAN TRADEMARK AND DESIGN ATTORNEYS - ATTORNEYS AT LAW

Europäisches Patentamt Erhardtstraße 27

D-80298 München

EPO - Munich 20 07. Feb. 2007 PATENT ATTORNEYS
Udo Skuhra
Dr. Werner Behnisch
Dr. Stephan Barth
Glyndwr Charles
Oliver Hassa
Ralf Peckmann\*
Wolfgang Sandmann
Daniel Papst\*\*
Reinhard Weise (Of Counsel)

ATTORNEYS AT LAW Michaela Wöhrle Ina-Mara Helbig

Ihr Zeichen/vour ref.

Unser Zeichen/our ref.

München/Munich

1 539 253

P18757 DrB/NB/bin

7. Februar 2007

Europäische Patentanmeldung Nr. 03770943.3-2107 Anmelder: BioCer Entwicklungs GmbH

### Auf die Mitteilung nach Art. 115(2) EPÜ vom 14. November 2006:

Mit Schreiben vom 11. Oktober 2006, eingegangen beim EPA am 18. Oktober 2006, ist der Behörde eine Publikation von Tseng et al., Applied Catalysis B: Environmental 37 (2002), Seiten 37-48, bekannt geworden. In Fortführung der Benennung von Entgegenhaltungen aus dem Internationalen Vorläufigen Prüfungsbericht wird die Veröffentlichung von Tseng et al. im Folgenden mit D10 bezeichnet.

Nach Auffassung eines Dritten soll D10 für die vorliegende Erfindung neuheitsschädlich sein. Im Folgenden soll dargelegt werden, weshalb dieser Meinung nicht beigetreten werden kann.

Die D10 offenbart ein Verfahren zur katalytischen Photoreduktion von CO<sub>2</sub> an einem Kupferkatalysator, der auf Titanoxid aufgebracht ist. Somit handelt es sich offensichtlich

D-80750 München • P.O. BOX 440151 | Email: RSW@isarpatent.com | www.isarpatent.com

nicht um eine Implantatbeschichtung wie in der vorliegenden Erfindung, sondern um ein katalytisches Material. In der D10 wird ein Titandioxid-Sol-Gel-Verfahren offenbart. Nach Durchführen dieses Sol-Gel-Verfahrens wird Kupferchlorid zugegeben, um Kupferionen auf die Partikel aus Titanoxid aufzubringen. Die Konzentration der Kupferionen schwankt zwischen 0 und 6 Gew.-%, wobei ein optimaler Wert bei etwa 2 Gew.-% liegt.

Das Titanoxid-Sol wird bei Raumtemperatur und anschließend bei 150°C in einem Ofen getrocknet und dann bei 500°C calciniert. Schließlich wird die calcinierte Probe in einem Mörser zu einem Pulver vermahlen. Als essentieller Verfahrensschritt schließt sich eine Reduktion der Kupferionen in einem Wasserstoffstrom zu Kupfer an. Erst diese Reduktion ermöglicht es, den Katalysator gemäß D10 zu verwenden.

Von diesem Verfahren unterscheidet sich die vorliegende Erfindung in mehrerer Hinsicht. Ein Aufbringen eines Titanoxid-Sols, das Kupferionen enthält, auf ein Substrat, insbesondere ein Implantat, ist in der D10 nicht vorgesehen. Die Beschichtung eines Substrates ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Erfindung. Des Weiteren werden die Metallionen gemäß der vorliegenden Erfindung bereits zu den Titanoxidvorläufermaterialien zugegeben. Somit kann während des Herstellungsverfahrens mittels Sol-Gel-Verfahren eine äußerst homogene Verteilung der Metallionen erzielt werden. Diese werden nicht, wie in der D10, an die Titanoxidpartikel angehaftet, sondern in diese integriert. Der wesentliche Unterschied zur vorliegenden Erfindung liegt jedoch in dem letzten Verfahrensschritt der D10, der der vorliegenden Erfindung fehlt. Dabei werden die Kupferionen in dem Titandioxid mittels Wasserstoff bei etwa 300°C zu elementarem Kupfer reduziert. Da dies ein elementarer Schritt der D10 ist, sollte dieser nicht vernachlässigt werden. Die vorliegende Erfindung ist somit als neu gegenüber D10 anzusehen.

Außerdem beruht die vorliegende Erfindung auch auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber D10. Als nächstliegender Stand der Technik müsste sicherlich eine der zitierten Schriften herangezogen werden, die bereits eine Beschichtung mit Titandioxid auf einem Implantat lehrt. Fraglich ist sodann, ob D10 von einem Fachmann auf dem Gebiet der Herstellung von Implantaten, insbesondere von antimikrobiellen Beschichtungen für Implantate, herangezogen worden wäre. Die D10 lehrt ein katalytisches Titanoxid-Kupfer-Gemisch, wobei eine antimikrobielle Wirkung nicht offenbart ist. Das Verfahren und die

Seite 3

Anwendung weisen derart große und strukturelle Unterschiede auf, dass ein Fachmann auf dem Gebiet der Herstellung von antimikrobiellen Implantatbeschichtungen diese Schrift nicht in Betracht gezogen hätte.

Selbst wenn jedoch die Schrift von einem Fachmann herangezogen werden würde, könnte aus der D10 keine Lehre gezogen werden, die zum Gegenstand der vorliegenden Erfindung geführt hätte. Es gibt in der D10 keine Anhaltspunkte dafür, dass ein derart hergestelltes Gel auch auf Substrate aufgebracht werden kann. Zudem liefert D10 keine Lehre für die antimikrobielle Wirkung der intermediär hergestellten Titandioxidträgerstruktur mit Kupferionen. Schlussendlich ist es nicht naheliegend, die Konzentration von Metallionen derart zu wählen, wie sie in der vorliegenden Erfindung bevorzugt verwendet werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die D10 nicht neuheitsschädlich für die vorliegende Anmeldung ist. Darüber hinaus ist die vorliegende Erfindung durch die D10 auch nicht nahegelegt. Ein Fachmann auf dem Gebiet der antimikrobiellen Implantatbeschichtungen würde diese Schrift nicht berücksichtigen, und selbst wenn er die Schrift berücksichtigte, sind ihr keine Lehren zu entnehmen, die die Herstellung einer antimikrobiellen Implantatbeschichtung, wie sie gemäß der vorliegenden Erfindung beschrieben wird, betrifft.

Es wird daher davon ausgegangen, dass unter Berücksichtigung des Internationalen Vorläufigen Prüfungsberichts einer Patenterteilung nichts im Wege steht.

Wolfgang Sandmann

Patentanwalt

Anlagen: 1 Doppel



EPA/EPO/OEB D-80298 München  $\Xi$ +49 89 2399 - 0 FAX +49 89 2399 - 4465 Europäisches **Patentamt** 

European **Patent Office**  Office européen des brevets

Generaldirektion 2

Directorate General 2

Direction Générale 2

Behnisch, Werner Reinhard-Skuhra-Weise & Partner, Patentanwälte, Postfach 44 01 51 80750 München ALLEMAGNE



Formalsachbearbeiter

Name: Mdumer pp. H.Bichler

8126

Datum

14-11-2006

Zeichen P18757DrB/her Anmeldung Nr./Patent Nr. 03770943.3 - 2107

Anmelder/Patentinhaber

Biocer-Entwicklungs-GmbH

#### Mitteilung nach Artikel 115(2) EPÜ

Anliegend werden die Einwendungen eines Dritten gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung übersandt. Der Dritte ist am Verfahren vor dem EPA nicht beteiligt (Art. 115(1) EPÜ).

Zu den Einwendungen können Sie gemäß Artikel 115(2) EPÜ Stellung nehmen.

Für die Prüfungsabteilung





An das
Europäische Patentamt - München
EPA-Kundenbetreuung
- Neuheitsschädigende Veröffentlichung 80298 München
Deutschland

EPO - Munich 21

18. Okt. 2006

11.10.2006

0377 0943.3

#### Betrifft:

Neuheitsschädigende Veröffentlichung zur Patentanmeldung WO 2004/026346 A3 "Antiinfektiöse, biokompatible Titan-dioxid-Beschichtung für Implantate sowie Verfahren zu deren Herstellung"
Anmeldetag 17.9.2002 (deutsches Patent)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die oben genannte Patentanmeldung beinhaltet, wie die Erfinder in Ihrer Einleitung schildern, die bereits seit dem Altertum bekannte Wirkung bestimmte Metallionen auf Bakterien.

Einzige Neuerung ist die Herstellung einer Beschichtung mittels des Sol-Gel Verfahrens, in dem Metallionen in das Sol gemischt werden.

Dieses "Herstellungsverfahren", das Hauptbestandteil dieser Patentanmeldung ist, ist in der hier beigelegten Veröffentlichung bereits im April 2002 veröffentlich worden. Die Patentanmeldung wurde im November durchgeführt. Folglich ist das Verfahren nicht neu gewesen.

Eine Beschichtung von Implantaten mit diesem Verfahren, also nur einer anderen Oberfläche ist unseres Erachtens keine Erfindungshöhe.

Wir werden aufgrund des Interesses unserer Firma den Ablauf des Patentverfahrens im Auge behalten. Eine Kopie dieses Einwandes wurde notariell versiegelt.

Mit freundlichen Grüßen G. W.



Applied Catalysis B: Environmental 37 (2002) 37-48



# Photoreduction of CO<sub>2</sub> using sol-gel derived titania and titania-supported copper catalysts

I-Hsiang Tseng, Wan-Chen Chang, Jeffrey C.S. Wu\*

Department of Chemical Engineering, National Taiwan University, Taipei 10617, Taiwan, ROC Received 28 August 2001; received in revised form 16 November 2001; accepted 19 November 2001

#### Abstract

Carbon dioxide was photocatalytically reduced to produce methanol in an aqueous solution using 254 nm UV irradiation. Titania and Cu-loaded titania were synthesized by an improved sol-gel method using a homogeneous hydrolysis technique. The grain size of TiO<sub>2</sub> and Cu/TiO<sub>2</sub> were uniform and average diameters were approximately 20 nm. Photocatalytic reduction was conducted in a quartz reactor with a UV lamp irradiating at the center. XPS analysis reveals that Cu 2p<sub>3/2</sub> is 933.4 eV indicating primary Cu<sub>2</sub>O species on the TiO<sub>2</sub> supports. EDX and XPS revealed that most copper clusters were on the TiO<sub>2</sub> surface. The optimum amount of copper loading was 2.0 wt.% for the highest dispersion among catalysts. The methanol yield of 2.0 wt.% Cu/TiO<sub>2</sub> was 118 μmol/g following 6 h of UV illumination. The yield was much higher than those of sol-gel TiO<sub>2</sub> and Degussa P25, whose yields were 4.7 and 38.2 μmol/g, respectively. The methanol yield reached a steady-state 250 μmol/g after 20 h of irradiation. Experimental results indicated that the methanol yield was significantly increased by adding NaOH. The caustic solution dissolved more CO<sub>2</sub> than did pure water. In addition, the OH<sup>-</sup> in aqueous solution also served as a strong hole scavenger. The redistribution of the electric charge and the Schottky barrier of Cu and TiO<sub>2</sub> facilitates electron trapping via supported Cu. The photocatalytic efficiency of Cu/TiO<sub>2</sub> was markedly increased because of the lowering the re-combination probability for hole-electron pairs. The highest quantum and energy efficiencies achieved were 10 and 2.5%, respectively. © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

Keywords: Photocatalytic reduction; Carbon dioxide; Titanium dioxide; Sol-gel; Copper

#### 1. Introduction

Greenhouse gases such as CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> and CFCs are the primary causes of global warming. The atmospheric concentration of CO<sub>2</sub> has recently increased owing to human activity, further accelerating the greenhouse effect. In response, the Kyoto Protocol of the United Nations Framework Convention on Climate Change mandated a return of CO<sub>2</sub> emission levels to those of 1990. Although the remediation of CO<sub>2</sub> can

be physically stored or chemically transformed, storage overcomes the problem only temporarily. To solve the CO<sub>2</sub> problem permanently requires transforming CO<sub>2</sub> into another useful or non-toxic compounds. Upgrading CO<sub>2</sub> to reusable hydrocarbon resources would benefit humans and the environment.

The energy grade of CO<sub>2</sub> is low from a thermodynamic perspective, accounting for why any transformation to hydrocarbon requires energy infusion. The energy source should be provided without producing more CO<sub>2</sub>, such as solar energy. Plants use solar energy to perform natural photosynthesis, but the energy transformation is low at the cost of supporting their lives. Even under the optimal artificial

fax: +886-23632-3040.

E-mail address: cswu@ccms.ntu.edu.tw (J.C.S. Wu).

<sup>\*</sup>Corresponding author. Tel.: +886-22363-1994;

conditions, energy efficiency can only reach about 10% in macroalga under full sunlight [1]. Solar energy is the Earth's ultimate power supply. All energy forms except geothermal or nuclear, such as fossil fuel, bio-material, hydropower and wind are various kinds of transformation from sun. Consequently, the photoreduction of CO<sub>2</sub> is particularly interesting, and achieving a high efficiency for this reaction is highly desired. The ultimate goal is to demonstrate that artificial photosynthesis may be implemented via the photoreduction of CO<sub>2</sub> to produce hydrocarbons, such as methanol or methane. That is, solar energy is transformed and stored as chemical energy. Moreover, methanol is the most promising photo-reduced product of carbon dioxide because it can be transformed into other useful chemicals using conventional chemical technologies, or easily transported and used as fuel-like renewable energy.

Many researchers have shown that  $CO_2$  can be reduced in water vapor or solvent by photocatalysts such as  $TiO_2$  and ZnS [2,3]. From a thermodynamic perspective, transforming 1 mol of  $CO_2$  into methanol requires 228 kJ. Six electrons are required to covert the  $C^{4+}$  of  $CO_2$  to the  $C^{2-}$  of methanol. Eq. (1) describes the overall reaction.

$$CO_2 + 2 H_2 O \xrightarrow{h\nu} CH_3 OH + O_2$$
 (1)

The efficient photoreduction of CO<sub>2</sub> with H<sub>2</sub>O is one of the most challenging tasks of environmental catalysts. As well known, titania is a photoexcited catalyst. The bandgap of anatase form TiO2 is 3.2 eV, making it a perfect candidate for UV illumination. Titania-supported copper plays a crucial role for promoting the reduction of CO<sub>2</sub> [4]. This work aims to improve the photoreduction efficiency by using supported Cu-titania catalysts prepared by an improved sol-gel technique. Other variables important in photoreducing CO<sub>2</sub>, such as CO<sub>2</sub> pressure, concentration of catalyst and copper loading are investigated. The activity of a photocatalytic reaction is usually difficult to compare between research reports. Although the photoactivity can usually be presented by product yield, e.g. μmol/(g-cats) or μmol/g-cat, the yield can be changed substantially under different experimental conditions such as UV wavelength, UV intensity, additives of reaction media and reactor configuration. In this study, in addition to product yield, quantum and energy efficiencies are proposed and presented for the photoactivity of our system.

#### 2. Experimental

#### 2.1. Preparation and characterization of catalysts

Catalysts were prepared via the sol-gel route illustrated in Fig. 1. The precursor was titanium(IV) butoxide (Ti(OC<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>4</sub>, 97% in *n*-butanol), as purchased from Aldrich (USA). The hydrolysis process was performed in a glove box maintained at a relative humidity under 25% by purging with tank nitrogen. To avoid rapid precipitation during polycondensation and the formation of unstable colloidal sols, the hydrolyzing water was homogeneously released by the esterification of butanol and acetic acid [5]. The basic aim was to provide the appropriate stoichiometric quantity of water to hydrolyze titanium butoxide during hydrolysis. A typical batch contained 0.02 mol titanium butoxide, 0.08 mol anhydrous butanol (minimum 99.8%) and 0.08 mol glacial acetic acid (minimum 99.7%). The clear solution was stirred for 8 h

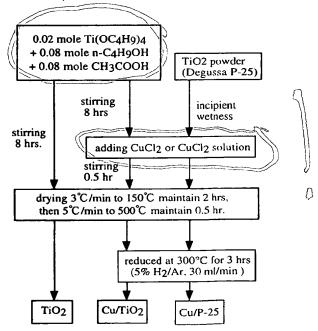


Fig. 1. The procedure of catalysts preparation.

at which time the pH value became stabilized. The final pH value of the solution approached 3.56. The transparent sol was dried from room temperature to 150 °C in an oven, then transferred to a furnace and calcined at 500 °C to burn off hydrocarbons. The sample was crushed into powder in a mortar. The JRC-2 and P25 titania powders were obtained from Fuji Titan (Japan) and Degussa (Germany), respectively, for comparison. Copper-loaded titania (Cu/TiO<sub>2</sub>) and P25 (Cu/P25) were impregnated by adding CuCl<sub>2</sub> during the sol-gel process and incipient wetness method, respectively. Following calcination similar to that of TiO<sub>2</sub>, Cu-loaded titania was reduced under a flow of 5% H<sub>2</sub>/Ar mixture at 300 °C for 3 h.

The specific surface area and pore size distribution of catalysts were measured by N2 adsorption in a Micromeritics ASAP 2000. A diffusive reflective UV-VIS spectrophotometer (Hitachi U-3410) was employed to measure the UV-VIS absorption and estimate the bandgap of the catalysts. The particle size distribution in aqueous solution was obtained using a Coulter LS230 particle size analyzer. Transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectrometer (SEM-EDX, Philips XL30, EDAX DX4) were used to observe the morphology of catalysts and estimate the elemental ratio. The crystalline phase was identified by X-ray diffraction (MAC MO3XHF). The chemical status and shift of the catalyst surface were analyzed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). XPS measurements were taken on a VG Microtech MT500 spectrometer, operated with a constant pass energy of  $50\,\text{eV}$  and with Mg K $\alpha$  radiation as the excitation source ( $h\nu = 1253.6 \,\mathrm{eV}$ ). The catalyst was pressed into a pellet, and then adhered on sample holder by carbon tape. Oxygen (1s, 530.7 eV for TiO<sub>2</sub>) [6] and carbon (1 s, 284.5 eV) were taken as internal standards for binding energy calibration. The fluorescence spectra of catalysts were measured by a Jasco FP-777 fluorescence spectrophotometer at an excitation wavelength of 370 nm.

The copper dispersion of Cu/TiO<sub>2</sub> was measured using the method of Chang et al. [7]. The Cu/TiO<sub>2</sub> catalyst was reduced in a 5%  $H_2$ /Ar stream at 300 °C for 3 h. The catalyst was purged and cooled to 80 °C in Ar, and the oxidation was then performed using  $N_2$ O at that temperature. Only surface copper was selectively oxidized by  $N_2$ O when the oxidation temperature was

under less than 100 °C. The decomposition of N<sub>2</sub>O on the Cu surface generated the chemisorbed oxygen atoms as shown in Eq. (2) [8]. Following oxidation, the catalyst was again purged in Ar and cooled to 25 °C. Hydrogen temperature programmed reduction (TPR) was performed from 25 to 400 °C at 10 °C/min in a 5% H<sub>2</sub>/Ar stream. The consumption of H<sub>2</sub> was measured from TPR and the dispersion of copper was calculated.

$$N_2O + 2Cu \rightarrow N_2 + (Cu-O-Cu)$$
 (2)

#### 2.2. Photocatalytic reaction

Fig. 2 schematically illustrates the reactor system. The system was illuminated by an 8 W Hg lamp with a peak light intensity at 254 nm in the center of the quartz reactor. The entire system was shielded by a metal case during the reaction to prevent interference from outside light. Catalyst powder (0.15-0.6 g) was suspended in 300 ml of 0.2 N NaOH aqueous solutions for typical batches. Supercritical-fluid grade CO<sub>2</sub> was purchased from Air Products (USA) to avoid any hydrocarbon contamination. It was certified maximum hydrocarbons less than 20 ppb. CO<sub>2</sub> was bubbled through the reactor for at least 30 min to purge air and to saturate the solution. The reactor was tightly closed during the reaction, and the CO<sub>2</sub> pressure was maintained in the range of 101.3-135.6 kPa. A magnetic stirrer agitated the catalyst-suspended solution at the

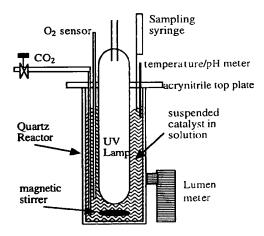


Fig. 2. Schematic of photocatalytic reaction.

bottom to prevent sedimentation of the catalyst. The steady-state temperature of the solution rose to almost 50 °C during illumination.

The release of O<sub>2</sub> during the reaction would constitute direct evidence of CO<sub>2</sub> photoreduction (Eq. (1)). An oxygen sensor (Mettler Toledo InPro® 6000 series) was placed in the reactor to monitor the concentration of dissolved O<sub>2</sub> during the photoreduction. The sensor was calibrated using the dual point mode before measuring O<sub>2</sub> concentration. The O<sub>2</sub> sensor was inserted into oxygen-free gel until the "ready" sign was on, to fix the zero point. Then, the sensor was put into O2-saturated solution, until "ready" and the value was attuned to a verified concentration (8.2 ppm, 25 °C). A needle-type probe was inserted in the reactor to extract samples. The liquid sample (<0.5 ml) was collected in a vial wrapped in aluminum foil to reduce interference from the indoor fluorescent light before analysis. After the catalyst's sedimentation, 1-10 µl liquid sample was withdrawn and analyzed in a GC/FID equipped with a 3 m long Porapak Q column. Analysis results indicated that methanol was the dominant hydrocarbon. Formic acid, formaldehyde and ethanol were detected from some catalytic reactions, in amounts much less than that of methanol.

An UVC probe (Oriel instrument, Goldilux model 70239) was attached on the outer wall of the quartz reactor, and the energy flux (μW/cm²) was indicated by a lumen meter (Oriel instrument, Goldilux model 70235) connected to the probe. The photon flux was obtained by dividing the energy flux by the energy of a photon with a wavelength of 254 nm. The energy flux was first measured for the reactor filled with water only. The energy flux was then measured for the reactor containing the catalyst and CO<sub>2</sub> during the reaction. The difference between those energy fluxes was the photo energy absorbed in photo-reduction.

Blank reactions were conducted to ensure that hydrocarbon production was due to the photoreduction of CO<sub>2</sub>, and to eliminate surrounding interference. One blank was UV-illuminated without the catalyst, and another was in the dark with the catalyst and CO<sub>2</sub> under the same experimental conditions. An additional blank test was UV-illuminated with the catalyst filling N<sub>2</sub> rather than CO<sub>2</sub>. No hydrocarbon was detected in the above three blank tests.

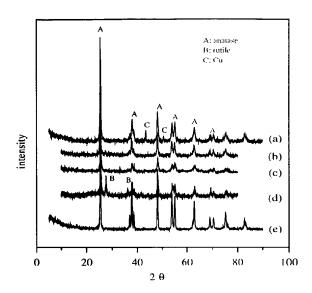
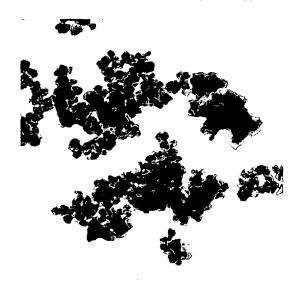


Fig. 3. XRD spectra of  $TiO_2$  and  $Cu/TiO_2$ , (a) 6.7 wt.%  $Cu/TiO_2$ ; (b) 2.0 wt.%  $Cu/TiO_2$ ; (c)  $TiO_2$ ; (d) P25; (e) JRC-2.

#### 3. Results and discussion

#### 3.1. Characteristics of catalysts

The XRD spectra in Fig. 3 verified the anatase phase of JRC-2, P25, TiO2 and Cu/TiO2. A previous investigation has indicated that anatase TiO2 is the most active phase for photocatalytic reaction [9]. Two small Cu diffraction peaks appeared near  $2\theta = 43.3$  and 52° on 6.7 wt.% Cu/TiO2. No Cu peak was observed on 2.0 wt.% Cu/TiO<sub>2</sub>, perhaps due to the slight Cu loading or the extremely small Cu clusters. The grain sizes of all sol-gel derived TiO2 were nearly 20 nm, as calculated from the Scherrer equation. The particle sizes were consistent with the TEM observation displayed in Fig. 4. As shown in Fig. 4(a), the particles of sol-gel derived TiO<sub>2</sub> were uniform and the diameter was between 10 and 25 nm. Fig. 4(b) reveals that copper clusters were well dispersed on the surface of TiO2. Copper clusters were expected to be present on the surface of the TiO2 particle because the CuCl2 was added after hydrolysis of titanium butoxide during the preparation (Fig. 1). Zhang et. al. suggested that pure TiO<sub>2</sub> grain sizes with a diameter ranging from 11 to 21 nm were of a size that maximized photocatalytic





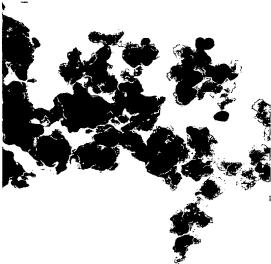




Fig. 4. TEM photographs (a) TiO2, (b) 3.3 wt.% Cu/TiO2.

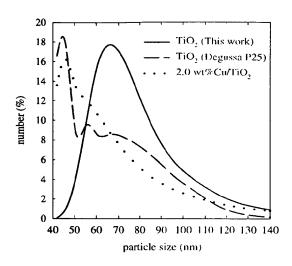


Fig. 5. The particle size distributions of P25, TiO2 and Cu/TiO2,

efficiency [10]. When the particle size was less than 5–10 nm, the surface recombination of electron-hole pairs becomes significant, resulting in low photocatalytic efficiency. Fig. 5 shows the actual particle size distributions of catalysts in an aqueous suspension. For TiO<sub>2</sub> and 2 wt.% Cu/TiO<sub>2</sub>, the median particle sizes were near 70 and 50 nm, respectively. P25 exhibited two modes of particle size distribution, near 45 and 75 nm.

The bandgap can be estimated by extrapolating the rising portion of the UV spectrum to the abscissa at zero absorption [11]. Table 1 summarizes the properties of the catalysts. The bandgaps of JRC-2 and

Table 1
The properties of catalysts

| Catalyst                     | Surface area (m <sup>2</sup> /g) | Crystallize Bandg |      |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|
| TiO <sub>2</sub> (this work) | 63                               | 18                | 2.95 |
| Degussa P25                  | 50°                              | 21                | 3.47 |
| JRC-2                        | 16 <sup>c</sup>                  | 42                | 3.27 |
| 0.6% Cu/TiO <sub>2</sub>     | 34                               |                   | -    |
| 1.0% Cu/TiO <sub>2</sub>     | 40                               | 20                | 2.99 |
| 2.0% Cu/TiO2                 | 28                               | 20                | 2.99 |
| 3.3% Cu/TiO <sub>2</sub>     | 26                               | 20                | 2.92 |
| 6.0% Cu/TiO <sub>2</sub>     | _                                | -                 | 2.86 |
| 6.7% Cu/TiO <sub>2</sub>     | 28                               | 17                | 3.05 |

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Estimated from FWHM of XRD by Scherrer equation.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Estimated from UV-VIS spectra.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> From manufacturer.

Table 2
The element molar ratio of catalysts calculated from XPS and EDX analysis

| Catalyst                     | Cu/Ti |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|
|                              | Bulk  | EDX   | XPS   |
| 0.6 wt.% Cu/TiO <sub>2</sub> | 0.007 | 0.013 | _     |
| 1.0 wt.% Cu/TiO2             | 0.012 | _     | 0.063 |
| 2.0 wt.% Cu/TiO <sub>2</sub> | 0.02  | 0.035 | 0.119 |
| 3.3 wt.% Cu/TiO <sub>2</sub> | 0.04  | 0.053 | 0.138 |
| 6.7 wt.% Cu/TiO <sub>2</sub> | 0.09  | 0.091 | 0.165 |

P25 are 3.27 and 3.47 eV, respectively, while those of sol-gel TiO<sub>2</sub> and Cu/TiO<sub>2</sub> are nearby 3.00 eV. Notably, the bandgap is governed by the crystalline structure and the defects in the TiO<sub>2</sub> network. A related investigation suggested that small bandgaps were caused by the stoichiometric deficiency of Ti/O from the sol-gel processes [11]. The specific surface area of sol-gel derived catalysts ranged from 25 to 63 m<sup>2</sup>/g. The specific surface area of sol-gel TiO<sub>2</sub> was larger than that of commercial JRC-2 or P25.

Table 2 lists the elemental ratio of Cu/Ti estimated from XPS and EDX. The bulk ratio of Cu/Ti was the molar ratio of Cu and Ti in the sol-gel preparation (Fig. 1). The discrepancy between the Cu/Ti ratio obtained by EDX and XPS indicated that most Cu was on the surface of the TiO<sub>2</sub> support. The source of these two kinds of probes, X-ray and electron, with different incident energies, 50 eV and 15 keV, indicates that elements were detected with different depths, ~10 nm and ~1 μm, from the surface [12]. Accordingly, the quantitative results of XPS show the outmost surface of catalyst, while those of EDX give the deep structural layers and represent near bulk property.

Fig. 6 displays the XPS spectra of TiO<sub>2</sub>, P25, JRC-2 and 2 wt.% Cu/TiO<sub>2</sub>. The binding energies of Ti 2p<sub>3/2</sub> and 2p<sub>1/2</sub> of 2 wt.% Cu/TiO<sub>2</sub> are the same as those of pure titania at 459.4 and 465.3 eV, respectively, indicating the integrity of the TiO<sub>2</sub> structure, which was not modified by copper impregnation. Fig. 7 shows the XPS spectra of the hydrogen-reduced Cu/TiO<sub>2</sub> catalysts. The binding energies of Cu 2p<sub>3/2</sub> and 2p<sub>1/2</sub> were 933.4 and 954.3 eV, respectively. The shapes of the XPS spectra reveal that the copper species on TiO<sub>2</sub> are major Cu<sub>2</sub>O and minor Cu<sup>0</sup> [13].

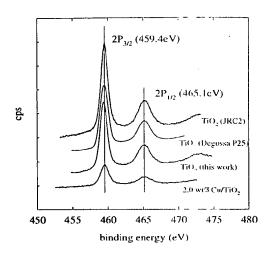


Fig. 6. XPS spectra of Ti2p of catalysts.

#### 3.2. The photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub>

Fig. 8 shows the dependence of methanol formation on illumination time. Various yields of methanol were obtained in a period depending on the catalysts. In all cases, the concentration of methanol was too small to be measured by GC for nearly initial 180 min. The formation of methanol was found much

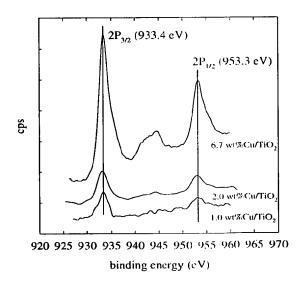


Fig. 7. XPS spectra of Cu2p of catalysts.

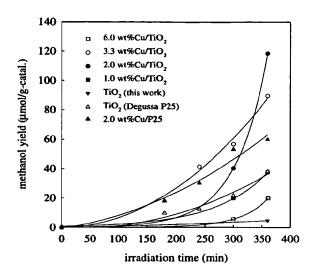


Fig. 8. Time dependence on the methanol yields of various catalysts.

more effective on supported Cu-titania catalyst [14]. Methane, formic acid and other hydrocarbons might have been generated, but in quantities too low to be detected. The results showed that the sol-gel derived Cu/TiO<sub>2</sub> outperformed P25, JRC-2, and 2 wt.% Cu/P25. Table 3 summarizes the methanol yields of various catalysts under 6 h irradiation. The presence of copper plays an important role, while specific surface area is obviously not a main factor in photocatalytic reactions [15].

Contact between TiO<sub>2</sub> and metal generally involves a redistribution of electric charge. In the presence of copper clusters, electrons are enriched owing to the alignment of Fermi levels of the metal and the semiconductor, that is the Schottky barrier [9]. Copper then serves as an electron trapper and prohibits the recombination of hole and electron. In addition, the rapid transfer of excited electrons to the copper cluster enhances the separation of holes and electrons [4], significantly promoting photoefficiency. The formation of methanol was more efficient than that of other hydrocarbons in the presence of supported Cu<sup>+</sup> on TiO<sub>2</sub> from the CO<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>O system [14].

Fig. 9 presents the fluorescence spectra of P25, Cu/P25 and 2 wt.% Cu/TiO<sub>2</sub>. The fluorescence intensity of Cu/P25 is much less than that of P25; and 2 wt.% Cu/TiO<sub>2</sub> gives an even lower intensity. The fluorescence of titania is caused by the recombination of electrons and holes [16]. The decline in fluorescence intensity is due to the reduced number of recombination sites on the TiO<sub>2</sub> surface. Fewer recombination sites on the surface lead to slower recombination of electrons and holes, thus a higher photocatalytic activity [17]. The copper-loaded titania effectively provides the electron traps and gives lower fluorescence intensity resulting in higher methanol yield.

Quantum efficiency is an essential factor to evaluate a photoexcited reaction, especially in solar energy utilization. Eq. (3) is proposed to determine the

Table 3
The methanol yield, energy efficiency ( $\Phi_E$ ), quantum efficiency ( $\Phi_0$ ) and turnover frequency (for Cu site) of catalysts

| Catalyst                 | 6 h methanol yield<br>(μmol/g catalyst) | <b>⊅</b> E (%) | Φ <sub>Q</sub> (%) | TOF (1/s) |
|--------------------------|---|----------------|--------------------|-----------|
| TiO <sub>2</sub>         | 4.7                                     | 0.09           | 0.42               |           |
| Degussa P25              | 38.2                                    | 0.81           | 3.41               | -         |
| JRC-2                    | 3.4                                     | 0.07           | 0.27               |           |
| 2.0% Cu/P25              | 60.0                                    | 1.27           | 5.35               | 21        |
| 0.6% Cu/TiO <sub>2</sub> | 37.7                                    | 0.79           | 3.16               | 58        |
| 1.0% Cu/TiO <sub>2</sub> | 72.9                                    | 1.54           | 6.06               | _         |
| 2.0% Cu/TiO <sub>2</sub> | 118.5                                   | 2.50           | 10.02              | 40        |
| 3.3% Cu/TiO <sub>2</sub> | 89.7                                    | 1.89           | 7.57               | 23        |
| 6.0% Cu/TiO <sub>2</sub> | 20.0                                    | 0.79           | 1.67               | 7         |

Photon flux absorbed by catalyst = (measured photon flux without catalyst) - (measured photon flux with catalyst in reactor) =  $\sim 138 \,\mu\text{W/cm}^2$ . Outer surface area of reactor =  $346.4 \,\text{cm}^2$ . Each photon energy =  $hc/\lambda$  =  $(6.6262 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)/(2.54 \times 10^{-7})$  =  $7.826 \times 10^{-19} \,\text{J}$ . Total photons absorbed by catalyst in reactor = absorbed photon flux ( $\mu\text{W/cm}^2$ ) × outer surface area of reactor, (cm<sup>2</sup>) × radiation time (s)/each photon energy, (J)/6.02 ×  $10^{23}$  =  $\sim 2189 \,\mu\text{mol}$ .

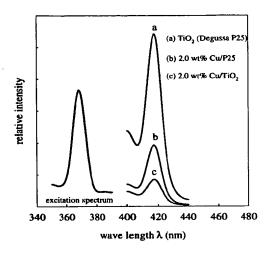


Fig. 9. The fluorescence spectra of catalysts.

quantum efficiency. Six moles of electrons are required to produce 1 mol of methanol from CO<sub>2</sub> (Eq. (1)). All methanol yields of catalysts were compared at 6 h of UV illumination. The total moles of photons were calculated from the 6 h period of photon flux. The energy efficiency (Eq. (4)) evaluates the transformation of the photon's energy into chemical energy. Theoretically, the chemical energy is the formation of methanol from CO<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>O. The equation is the reverse of Eq. (1), so the chemical energy is equal to the heat of methanol combustion. The photon energy is the radiation energy absorbed by the catalyst, and is measured by the lumen meter. Table 3 lists the calculated quantum and energy efficiencies. The highest quantum and energy efficiencies achieved 10 and 2.5%, respectively, on the 2.0 wt.% Cu/TiO2 catalyst.

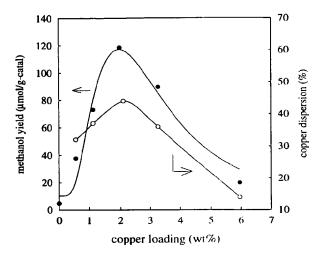


Fig. 10. Effect of Cu loading amount on copper dispersion and methanol yield under 6 h UV irradiation. (CO<sub>2</sub> pressure: 125 kPa).

catalyst can be estimated if we assume that entire photoreduction occurs on Cu active sites. Table 3 lists the TOFs of Cu/TiO<sub>2</sub> catalysts for known Cu dispersion. The TOF of 0.6 wt.% Cu/TiO<sub>2</sub> catalysts gave the highest value near 58, and TOFs decrease with increasing Cu loadings. Obviously, more Cu loading can increase methanol yield because of the amount of active sites. However, the photoactivity (TOF) of each Cu site declines with more Cu loading on TiO<sub>2</sub> surface. Therefore, catalysts with more than 2 wt.% Cu loading cannot further increase the methanol yield due to the decreasing TOF. Furthermore, excess Cu loading can mask the TiO<sub>2</sub> surface, reducing the photoexciting capacity of TiO<sub>2</sub>. There exists an optimum amount of copper loading, around

quantum efficiency (%) = 
$$\frac{6 \times \text{moles of methanol yield}}{\text{moles of UV photon absorbed by catalyst}} \times 100$$
 (3)

energy efficiency (%) = 
$$\frac{\text{heat of combustion} \times \text{moles of methanol yield}}{\text{radiation energy of UV absorbed by catalyst}} \times 100$$
 (4)

The effects of Cu loading and dispersion on methanol yields are shown in Fig. 10. The methanol yields increase with Cu loading, but then decrease when the Cu loading exceeds 2 wt.%. The Cu dispersions of Cu/TiO<sub>2</sub> increased slightly to 40% for Cu loading below 2 wt.%, then decreased with further Cu loading. The turnover frequency (TOF) of Cu/TiO<sub>2</sub>

2 wt.% under the experimental conditions of this work.

The catalyst, 2 wt.% Cu/TiO<sub>2</sub>, was chosen for further studying the long-term reaction and the influence of experimental conditions. Fig. 11 shows the time dependency of methanol yields with long irradiation periods of up to 35 h. The reactions were

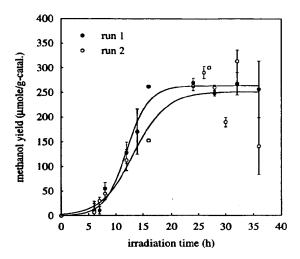


Fig. 11. Methanol yields of two 2.0 wt.% Cu/TiO<sub>2</sub> catalysts under long-term UV irradiation (CO<sub>2</sub> pressure: 125 kPa).

repeated twice to confirm the reproducibility and consistency using two different batches of catalysts with the same Cu loading. A steady-state methanol yield was around 250 μmol/g following nearly 20 h of irradiation. Halmann suggested that the oxidation of hydrocarbons could occur on the anodic site on TiO<sub>2</sub> particles [18]. The rate of methanol re-oxidation eventually caught up with that of methanol generation from CO2 reduction, thus reaching a steady-state methanol concentration. Another explanation of limited yields involves the deactivation of catalysts due to the coverage of reaction intermediates on active sites. Methanol can possibly be converted to other hydrocarbons during a long-term reaction, but in quantities that might be too low to be confirmed.

Oxygen is expected as a product of the  $CO_2$  reduction (Eq. (1)). Fig. 12 shows that the time dependency of oxygen generation approximately matches that of the methanol yield. By and large, the ratio of methanol to oxygen is near constant,  $\sim 3-1$ . Free  $O_2$  was suggested as being adsorbed on the surface of  $TiO_2$  in the presence of water [14]. Consequently, the oxygen sensor detected only part of dissolved oxygen in these experiments. The  $O_2$  evolution also plateaued after 16-18 h of reaction, revealing  $O_2$  consumption by methanol re-oxidation.

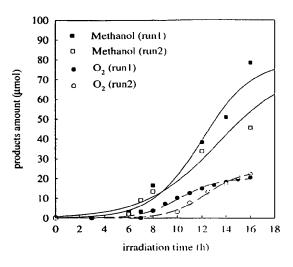
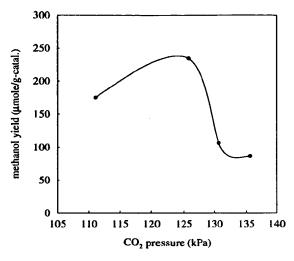


Fig. 12. The dissolved  $O_2$  of two 2.0 wt.%  ${\rm Cu/Ti}O_2$  catalysts during reaction.

NaOH solution was crucial in the photoreduction of CO<sub>2</sub> [19]. The methanol yield substantially increased with the addition of NaOH in our experiments, perhaps due to the following two reasons. First, the high concentration of OH<sup>-</sup>; ions in aqueous solution could act as strong hole-scavengers and form OH radicals, thereby reducing the recombination of hole-electron pairs. The longer decay time of surface electrons would certainly facilitate the reduction of CO<sub>2</sub>. Second, caustic NaOH solution dissolves more CO2 than does pure water. The initial pH value of 0.2 N NaOH solution was approximately 13.3, and decreased to nearly 7.3 after bubbling CO<sub>2</sub> in the reactor. Notably, photoreduction may have been accelerated by the high concentration of HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>.

The high yields of methanol can be obtained at the elevated CO<sub>2</sub> pressure of the reactor for the same reason. As shown in Fig. 13, the methanol yield clearly increased with the pressure of CO<sub>2</sub> up to 125 kPa, but decreased with further increases of pressure. Mizuno et al. also observed similar phenomena [20]. Higher molecular-weight hydrocarbons, such as ethanol, might be converted from methanol at higher CO<sub>2</sub> pressures. A trace of ethanol was detected in the reaction at the two higher pressures, but was too small to be quantified.



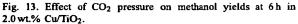


Fig. 14 shows that the methanol first increases then decreases with the amount of catalyst charged in the reactor. A higher concentration of catalyst is expected to correspond to greater absorption of UV energy, and thus a higher methanol yield. However, the yields of methanol begin to decline when the concentrations of catalyst exceed 1 g/l. The penetration

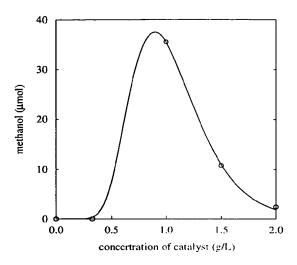


Fig. 14. Effect of catalyst charged (2.0 wt.% Cu/TiO<sub>2</sub>) on methanol yield (CO<sub>2</sub> pressure: 125 kPa).

of UV light is cloaked in the reactor by the large quantity of catalyst in aqueous solution. The UV absorption of the outer catalyst is thus reduced, but the re-oxidation rate of methanol increases with the charge of the catalyst in the reactor. Consequently, the overall methanol yield decreases with excess catalyst.

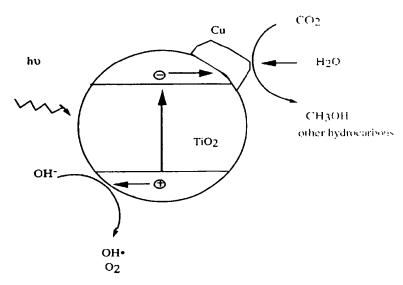


Fig. 15. Mechanism of CO<sub>2</sub> photocatalytic reduction on Cu/TiO<sub>2</sub>.

# 3.3. Mechanism of the photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub>

Based on the above results, a photocatalytic mechanism is proposed and illustrated in Fig. 15 to describe the reduction of CO<sub>2</sub> with H<sub>2</sub>O. Molecules of CO<sub>2</sub> (or HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) and H<sub>2</sub>O interact with trapped electrons on the Cu cluster. The reduction of CO<sub>2</sub> and the decomposition of H<sub>2</sub>O proceed competitively, and methanol is formed. The OH radicals are produced from OH<sup>-</sup> by scavenging holes on the TiO<sub>2</sub> surface, and these radicals may react with the carbon species formed from CO<sub>2</sub> to produce methanol. Free oxygen is also generated from the oxidation of OH<sup>-</sup> with holes, then can be partially consumed by the re-oxidation of methanol.

#### 4. Conclusions

Methanol was favorably produced on TiO2 and Cu/TiO2 catalysts in a CO2/NaOH aqueous solution under UV irradiation. Experimental results demonstrated that the homogeneous hydrolysis of titanium(IV) butoxide via the improved sol-gel route was a promising technique for preparing photocatalysts with uniform nanoparticles. An optimal Cu-loaded titania is a highly efficient photocatalyst for CO<sub>2</sub> reduction since copper is an effective electron trapper, able to reduce the recombination of electron-hole pairs. The OH<sup>-</sup> in aqueous solution is a powerful hole scavenger, enhancing the photocatalytic reactivity. Although the quantum and energy efficiencies so far are not much higher than those of natural photosynthesis in this study, the catalytic reduction of CO2 has great advantage over green plants of not having to support a living system. Ideally, the transformation of photo to chemical energy by a non-living catalyst should be more efficient than that by a life-supporting one. The photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> is still in its infancy. There are still many opportunities for improvement. A highly efficient catalyst is the key to this field.

#### Acknowledgements

The authors would like to thank the China Petroleum Corporation and the National Science Council of the Republic of China for financially supporting this research under contract no. NSC 87-CPC-E-002-007.

#### References

- [1] E.A. Laws, J.L. Berning, Photosynthetical efficiency optimization studies with the macroalga cracilaria tikvihae: implications for CO<sub>2</sub> emission control from power plants, Bioresour, Technol. 37 (1991) 25-33.
- [2] H. Yamashita, Y. Fujii, Y. Ichihashi, S.G. Zhang, K. Ikeue, D.R. Park, K. Koyano, T. Tatsumi, M. Anpo, Selective formation of CH<sub>3</sub>OH in the photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> with H<sub>2</sub>O on titanium oxides highly dispersed within zeolites and mesoporous molecular sieves, Catal. Today 45 (1998) 221-227.
- [3] S. Kuwabata, K. Nishida, R. Tsuda, H. Inoue, H. Yoneyama, Photochemical reduction of carbon dioxide to methanol using ZnS microcrystallite as a photocatalyst in the presence of mathanol dehydrogenase, J. Electrochem. Soc. 141 (6) (1994) 1498–1503.
- [4] K. Hirano, K. Inoue, T. Yatsu, Photocatalysed reduction of CO<sub>2</sub> in aqueous TiO<sub>2</sub> suspension mixed with copper powder, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 64 (1992) 255-258.
- [5] J.C.-S. Wu, L.-C. Cheng, An improved synthesis of ultrafiltration zirconia membranes via the sol-gel route using alkoxide precursor, J. Membr. Sci. 167 (2) (2000) 253-261.
- [6] A.K. Bhattacharya, D.R. Pyke, R. Reynolds, G.S. Walker, C.R. Werrett, J. Mater. Sci. Lett. 16 (1997) 1-3.
- [7] H.-F. Chang, M.A. Saleque, W.-S. Hsu, W.-H. Lin, Effect of acidity and copper surface area of the Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalyst prepared by electroless plating procedure on dehydrogenation reactions, J. Mol. Catal. 94 (1994) 233-242.
- [8] G.C. Chinchen, C.M. Hay, H.D. Vandervell, K.C. Waugh, The measurement of copper surface areas by reactive frontal chromatography, J. Catal. 103 (1987) 79-86.
- [9] A.L. Linsebigler, G. Lu, J.T. Yates Jr., Photocatalysis on TiO<sub>2</sub> surface: principles, mechanisms, and selected results, Chem. Rev. 95 (1995) 735-758.
- [10] Z. Zhang, C.-C. Wang, R. Zakaria, J.Y. Ying. Role of particle size in nanocrystalline TiO<sub>2</sub>-based photocatalysts, J. Phys. Chem. B 102 (1998) 10871-10878.
- [11] E. Sanchez, T. Lopez, Effect of the preparation method on the band gap of titania and platinum-titania sol-gel materials, Mater. Lett. 25 (1995) 271-273.
- [12] J.C. Vickerman, Surface Analysis: The Principal Techniques, Wiley, New York, 1997.
- [13] M. Halmann, in: M. Grätzel (Ed.). Photochemical Fixation of Carbon Dioxide, Energy Resource Through Photochemistry and Catalysis, Academic Press, New York, 1983 (Chapter 15).
- [14] H. Yamashita, H. Nishiguchi, N. Kamada, M. Anpo, Photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> with H<sub>2</sub>O on TiO<sub>2</sub> and Cu/TiO<sub>2</sub> catalysts, Res. Chem. Interme. 20 (8) (1994) 825-833.

- [15] M. Anpo, T. Shima, S. Kodama, Y. Kubokawa, Photocatalytic hydrogenation of CH<sub>3</sub>CCH with H<sub>2</sub>O on small-particle TiO<sub>2</sub>: size quantization effects and reaction intermediates, J. Phys. Chem. 91 (1987) 4305-4310.
- [16] B.-J. Liu, T. Torimoto, H. Yoneyama, Photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> using surface-modified CdS photocatalysts in organic solvents, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 113 (1998) 93-97.
- [17] H. Inoue, H. Moriwaki, K. Maeda, H. Yoneyama, Photoreduction of carbon dioxide using chalcogenide semiconductor microcrtstals, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 86 (1995) 191-196
- [18] M. Scrocco, Satellite structure in the X-ray photoelectron spectra of CuO and Cu<sub>2</sub>O, Chem. Phys. Lett. 63 (1) (1979) 52-56.
- [19] S. Kaneco, Y. Shimizu, K. Ohta, T. Mizuno, Photocatalytic reduction of high pressure carbon dioxide using TiO<sub>2</sub> powders with a positive hole scavenger, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 115 (1998) 223-226.
- [20] T. Mizuno, K. Adachi, K. Ohta, A. Saji, Effect of CO<sub>2</sub> pressure on photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> using TiO<sub>2</sub> in aqueous solutions, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 98 (1996) 87–90.



EPA/EPO/OEB D-80298 München +49 89 2399 - 0 FAX +49 89 2399 - 4465

Europäisches **Patentamt** 

European Patent Office Office européen des brevets

Generaldirektion 2

Directorate General 2

Direction Générale 2

MITTELMEIER, Wolfram Angerweg 1 81735 München **ALLEMAGNE** 



**Formalsachbearbeiter** 

Name: Ladurner Tel.: 7913

Datum 18.08.06

Anmeldung Nr./Patent Nr. 03770943.3-2107-EP0310334 Zeichen

Anmelder/Patentinhaber Biocer-Entwicklungs-GmbH

#### Übersendung der gemäss Artikel 128(5) EPÜ vorgesehenen Angaben (Regel 17(3) EPÜ)

In der oben genannten Anmeldung sind Sie als Erfinder/Miterfinder genannt worden. Gemäss Regel 17(3) EPÜ erhalten Sie hiermit die in Artikel 128(5) EPÜ vorgesehenen Angaben:

**ANMELDETAG** 

: 17.09.03

**PRIORITÄT** 

: DE/17.09.02/ DEA 10243132

**BEZEICHNUNG** 

: ANTIINFEKTIÖSE, BIOKOMPATIBLE

TITANOXID-BESCHICHTUNGEN FÜR IMPLANTATE SOWIE

VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG

BENANNTE VERTRAGSSTAATEN

: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU

MC NL PT RO SE SI SK TR



# **TPG Post**

Port betaald

Port payé Pays-Bas

RETOUR

Niederlande/Netherlands/Pays-Bas Office Européen des Brevets P.O. Box 5818 2280 HV RIJSWIJK (ZH) Europäisches Patentamt European Patent Office





P 4582 (Versie 1103) - 080531

Naem postmedewerker/Nom agent pos

Postcode binnenlands retouradres

ù T₽€POST



0 a. 3/

TNT Post



EPA/EPO/OEB D-80298 München +49 89 2399 - 0  $\odot$ FAX +49 89 2399 - 4465 Europäisches **Patentamt** 

European **Patent Office**  Office européen des brevets

Generaldirektion 2

Directorate General 2

Direction Générale 2

GOLLWITZER, Hans Klenzestrasse 88 80469 München **ALLEMAGNE** 



**Formalsachbearbeiter** 

Name: Ladurner Tel.: 7913

Datum 18.08.06

Anmeldung Nr./Patent Nr. 03770943.3-2107-EP0310334 Zeichen Anmelder/Patentinhaber Biocer-Entwicklungs-GmbH

#### Übersendung der gemäss Artikel 128(5) EPÜ vorgesehenen Angaben (Regel 17(3) EPÜ)

In der oben genannten Anmeldung sind Sie als Erfinder/Miterfinder genannt worden. Gemäss Regel 17(3) EPÜ erhalten Sie hiermit die in Artikel 128(5) EPÜ vorgesehenen Angaben:

**ANMELDETAG** 

: 17.09.03

**PRIORITÄT** 

: DE/17.09.02/ DEA 10243132

**BEZEICHNUNG** 

: ANTIINFEKTIÖSE, BIOKOMPATIBLE

TITANOXID-BESCHICHTUNGEN FÜR IMPLANTATE SOWIE

VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG

BENANNTE VERTRAGSSTAATEN

: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU

MC NL PT RO SE SI SK TR

#### Eingangsstelle



# **TPG Post**

;

Port betaald Port payé

Pays-Bas

2280 HV RIJSWIJK (ZH) EPP EPO 3404 CONTRIBETED 3404 CONTRIBETED SAUGE PRIORITAIRE Niederlande/Netherlands/Page:Bas CE 7006 Europäisches Patentamt

E. Verhulst

Reden van onbestelbaarhel

RETOUR

102700

Geweigend
Onvolledig ades/
Onvolledig ades/
Straatnam/
Hilsnummer/
Destat niet
Overfeden
Overfeden
Overfeden
Overfeden
Overfeden
Overfeden
Overfeden
Overfeden

Adresse Insuffisante Rue/numéro boîte postale/ inexistant(e)

Décédé Pas de boîte aux lettres/Boîte aux lettres pieine

Naam postmedewerker/Nom agent postal

Postcode binnenlands retouradres

ù₹€POST

TNT Post

08-09-2004

#### <u>PATENTANS</u>PRÜCHE

- Verfahren zur Herstellung einer Titanoxid-Beschichtung auf einem Implantat mit den Schritten:
  - a) Versetzen einer Zubereitung, enthaltend ein organisches Lösungsmittel und einen metallorganischen Titanoxid-Precursor und wahlweise Wasser und/oder eine Säure, Metallsalzen mit und/oder mit metallorganischen Verbindungen, um Metallionen homogen in der Zubereitung zu verteilen, wobei die Metallionen unter physiologischen Bedingungen eine antimikrobielle bzw. antibakterielle Wirkung entfalten,
  - Aufbringen der unter a) hergestellten Zubereitung auf ein Implantat,
  - c) Trocknen der aufgebrachten Beschichtung.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass nach Schritt c) ein Erhitzen auf 100 bis 1000°C durchgeführt wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Implantat ein Metall, eine Metalllegierung, ein Glas, eine Keramik, ein Kunststoff, ein Verbundwerkstoff oder ein Knochenimplantat ist.
- 4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

2

08-09-2004

dass das Implantat ein Katheter, eine Osteosyntheseplatte, eine Endoprothese, ein Fixateur externe, ein Fixateur interne, ein Nagel, eine Schraube oder ein Draht, eine Herzklappe, ein künstliches Blutgefäß oder ein Shunt, ein gesichtschirurgisches/plastisches Implantat, ein Mittelohrimplantat oder ein Dentalimplantat ist.

- 5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,
  - dadurch gekennzeichnet,

dass das Metall im Fall eines Metallimplantants Titan, Stahl, Eisen ist und/oder eine Stahl-, Eisen-, Titan-und/oder CoCr-Legierung.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Metalllegierung eine Titanlegierung, bevorzugt TiAl6V4 oder TiAl6Nb7, eine CoCr-Legierung oder ein Osteosynthesestahl, bevorzugt AISI316L, ist.

7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Kunststoff Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen, Polyethylenterephthalat, Polyamide, Polyurethane, Polysiloxane, Polysiloxan-Elastomere, Polyetheretherketon und/oder Polysulfon ist.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass als organisches Lösungsmittel lineare oder verzweigte Alkohole mit Kettenlängen von 2 bis 8 Kohlenstoffatomen oder cyclische, aromatische oder heteroaromatische Kohlenwasserstoffe oder Derivate hiervon eingesetzt werden.

 Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der metallorganische Titanoxid-Precursor vierfach koordiniertes Titan mit sauerstoffverbrückten linearen oder verzweigten Alkyl- und/oder Alkylenresten ist, wobei die Alkyl- und/oder Alkylenreste bevorzugt eine Kettenlänge von 2 bis 5 Kohlenstoffatomen aufweisen, und in der Kette oder substituiert O- und/oder N-Atome aufweisen können.

 Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass als Säure Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, eine organische Säure oder Gemische hiervon verwendet werden.

11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Metallsalze und/oder metallorganische Verbindungen ein- bis vierwertige Metallionen aufweisen, bevorzugt Zink-, Quecksilber-, Vanadium-, Aluminium-, Titan-, Chrom-, Cadmium-, Zinn-, Blei-, Nickel und/oder Cobaltionen, noch bevorzugter Calcium-, Magnesium-, Kupfer-, Zink- und/oder Silberionen.

12. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallionen-Konzentration in Schritt a) so gewählt wird, dass die aufgebrachte getrocknete und ggf. erhitzte Beschichtung eine Metallionenkonzentration von 1 - 20 Gew.-%, bevorzugt 5 - 15 Gew.%, noch bevorzugter 10 - 12 Gew.-% aufweist.

13. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Aufbringen durch Tauchbeschichtung, Spin-Coaten Rakeln, Drucken oder Aufsprühen erfolgt.

14. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Zubereitung aus Schritt a) mit einer solchen Schichtdicke aufgebracht wird, dass die Schichtdicke einer Einfachbeschichtung nach Trocknen und ggf. Erhitzen 50-1000 nm, bevorzugt 50-200 nm, noch bevorzugter 130 - 170 nm, am bevorzugtesten ungefähr 150 nm beträgt.

15. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, .....

dadurch gekennzeichnet,

dass die Zubereitung aus Schritt a) in Form eines Sols aufgebracht wird, wobei das Sol, in welchem die Metallsalze und/oder metallorganischen Verbindungen homogen verteilt und gelöst sind, bei oder nach dem Auftragen in ein Gel übergeht, in welchem die Metallionen homogen verteilt und gelöst vorliegen.

16. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schritte a) - c) von Anspruch 1 ein oder mehrmals wiederholt werden, um eine oder mehrere zusätzliche Titanoxid-Beschichtungen auf dem Implantat zu erzeugen, wobei die Beschichtungen wahlweise jeweils nach Schritt c) auf 100 bis 1000°C erhitzt werden.

- 17. Verfahren nach Anspruch 16,
  dadurch gekennzeichnet,
  dass die Metallionen-Konzentration jeweils in Schritt a)
  so variiert wird, dass die ursprüngliche Beschichtung und
  die ein oder mehreren zusätzlich aufgebrachten
  getrockneten und wahlweise erhitzten Beschichtungen
  unterschiedliche Metallionenkonzentrationen aufweisen.
- 18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallionen-Konzentration jeweils in Schritt a) so variiert wird, dass die Metallionenkonzentration in der ursprünglichen Schicht und in den ein oder mehreren zusätzlich aufgebrachten getrockneten und wahlweise erhitzten Beschichtungen von den innen am Implantat liegenden Beschichtungen hin zu den außen liegenden Beschichtungen abnimmt.
- 19. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trocknen der aufgebrachten Beschichtung in Schritt c) unter überkritischen Bedingungen erfolgt.
- 20. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 16-19, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen aufgebrachten Beschichtungen unterschiedliche Metallionen aufweisen.

- 21. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 16-20, dadurch gekennzeichnet, dass die antibakteriellen bzw. antimikrobiellen Metallionen Kupferionen und/oder Silberionen sind.
- 22. Implantat mit einer Titanoxid-Beschichtung, herstellbar nach dem Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche.
- 23. Implantat nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die in der Beschichtung enthaltenen Metallionen unter physiologischen Bedingungen aus der Beschichtung in das umgebende Medium herauslösbar sind.
- 24. Implantat nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke einer Titanoxid-Einfachbeschichtung jeweils 50-1000 nm, bevorzugt 50-200 nm, noch bevorzugter 130 - 170 nm, am bevorzugtesten ungefähr 150 nm beträgt.
- 25. Implantat nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallionen in einer Titanoxid-Beschichtung jeweils homogen verteilt sind.
- 26. Implantat nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallionen in einer solchen Konzentration in der Titanoxid-Beschichtung vorliegen, dass die Beschichtung zunächst antibakteriell wirkt und nach einer einstellbaren Zeit biokompatibel ist.
- 27. Implantat nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 26, dadurch gekennzeichnet,

dass die Metallionenkonzentration in einer Titanoxid-Beschichtung 1 - 20 Gew.-%, bevorzugt 5 - 15 Gew.%, noch bevorzugter 10 - 12 Gew.-% beträgt.

- 28. Implantat nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 27, dadurch gekennzeichnet, dass die in der Titanoxid-Beschichtung enthaltenen Metallionen Kupferionen und/oder Silberionen sind.
- 29. Verwendung des Implantats nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 28 für die Implantation in Patienten.

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM

## **GEBIET DES PATENTWESENS**

# **PCT**

REC'D 1.9 NOV 2004

PCT

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts<br>P16316 DrB/bin |  | WEITERES VORGE  |                            | ng über die Übersendung des internatio<br>ufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/41  |               |
|---|--|---|----------------------------|--|---------------|
|   | aales Aktenzeichen<br>03/10334   | Internationales Anmeldeda<br>17.09.2003                   | atum (Tag/Monat/Jahr)      | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)<br>17.09.2002   |               |
| Internation<br>A61L27/                                    | ale Patentklassifikation (IPK) od<br>30                                    | er nationale Klassifikation und                           | IPK                        |  |               |
| Anmelder<br>BIOCEF  | R-ENTWICKLUNGS-GMB   | l et al.  | কে কে কেবাৰ সুক্ৰীৰ        | Communication of the second section of the second s |               |
|   | ser internationale vorläufige<br>uftragten Behörde erstellt ur             |   |                            |  |               |
| 2. Die  | ser BERICHT umfaßt insges  | amt 6 Blätter einschließlich                              | n dieses Deckblatts.       |  |               |
| ⊠   | und/oder Zeichnungen, die<br>Behörde vorgenommenen                         | geändert wurden und dies                                  | em Bericht zugrund         | Blätter mit Beschreibungen, Ansprü-<br>e liegen, und/oder Blätter mit vor di<br>nitt 607 der Verwaltungsrichtlinien :  | ieser         |
|   | PCT).  |   |                            | PO - DG 1  |               |
| Die   | se Anlagen umfassen insges   | amt 7 Blätter.  |                            |  |               |
|   |  |   |                            | 17. 12. 200\$  |               |
| 3. Die  | oor Poriobt onthält Angobon  | zu folgenden Dunkten:                                     |                            | ()   |               |
| J. Die  | Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:                       |   |                            |  |               |
| 1   | ☐ Grundlage des Besc   | heids   |                            |  |               |
| II<br>  | ☐ Priorität  |   |                            |  |               |
| 111   |  |   | t, eminderische Tatig      | gkeit und gewerbliche Anwendbark   | eit           |
| IV  | ☐ MangeInde Einheitlid   |   | in a labellate at a stance | and the second s |               |
| V   |  | ung nacn Hegel 66.2 a)ii) n<br>dbarkeit; Unterlagen und E |                            | ieit, der erfinderischen Tätigkeit und<br>zuna dieser Feststelluna   | a aer         |
| VI  | ☐ Bestimmte angeführ   | •   | J                          |  |               |
| VII   | _  | er internationalen Anmeldu                                | ng                         |  |               |
| VIII  | Bestimmte Bemerku  | ngen zur internationalen Ar                               | meldung                    | A REPORT OF THE PROPERTY OF TH |               |
|   |  |   |                            |  |               |
| Datum dei   | Einreichung des Antrags  |   | Datum der Fertigstellur    | ng dieses Berichts   |               |
| 16.04.2004  |  | -   | 18.11.2004                 |  |               |
|   | Postanschrift der mit der interna<br>en Behörde                            | ationalen Prüfung   | Bevollmächtigter Bedie     | ensteter   | tentemp.      |
| <u></u>   | - Europäisches Patentamt<br>D-80298 München<br>Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52 | NEES commund  | Winger, R                  | Numer - Egy  |               |
| <b>_</b>  | Fax: +49 89 2399 - 4465  |   | rel. +49 89 2399-8129      | * Antendosina N  | wan . string. |

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/10334

| 1. | Gru          | Grundlage des Berichts  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|--|--|--|--|
| 1. | Aut          | fforderung nach Artike  | tteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine<br>el 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich<br>n nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):  |  |  |  |
|    | Bes          | schreibung, Seiten  |  |  |  |  |
|    | 1-2          | 2   | in der ursprünglich eingereichten Fassung  |  |  |  |
|    | Ans          | sprüche, Nr.  | والإسرائي والمراب المنافق والمعامل والم |  |  |  |
|    | 1-2          | 9   | eingegangen am 09.09.2004 mit Schreiben vom 09.09.2004   |  |  |  |
|    | Zei          | chnungen, Blätter   |  |  |  |  |
|    | 1/1          |   | in der ursprünglich eingereichten Fassung  |  |  |  |
| 2. | die          | internationale Anmel  | e: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der dung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern ts anderes angegeben ist.  |  |  |  |
|    | Die<br>eing  | Bestandteile stander<br>gereicht; dabei hande   | n der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache in des sich um:  |  |  |  |
|    |              | die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).  |  |  |  |  |
|    |              | die Veröffentlichung  | ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).   |  |  |  |
|    |              | die Sprache der Übe<br>worden ist (nach Re  | ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht<br>gel 55.2 und/oder 55.3).  |  |  |  |
| 3. | Hin:<br>inte | sichtlich der in der int<br>rnationale vorläufige   | ernationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist die<br>Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:   |  |  |  |
|    |              | in der internationale   | n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.   |  |  |  |
|    |              | $\square$ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.   |  |  |  |  |
|    |              | □ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.  |  |  |  |  |
|    |              | bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.   |  |  |  |  |
|    |              | Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. |  |  |  |  |
|    |              |   | die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen<br>ntsprechen, wurde vorgelegt.   |  |  |  |
| 4. | Auf          | grund der Änderunge   | n sind folgende Unterlagen fortgefallen:   |  |  |  |
|    |              | Beschreibung,   | Seiten:  |  |  |  |
|    |              | Ansprüche,  | Nr.:   |  |  |  |
|    |              | Zeichnungen,  | Blatt:   |  |  |  |

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/10334

| 5.  |  |  | ksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den<br>Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich<br>sgehen (Regel 70.2(c)). |
|---|--|--|---|
|   |  | (Auf Ersatzblätter, die solche<br>beizufügen.)                                     | Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht  |
| 6.  | Etw  | vaige zusätzliche Bemerkunge   | າ:  |
| 101   |  | ine Erstellung eines Gutacht<br>wendbarkeit  | ens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche   |
| 1.  | urden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: |  |   |
|   |  | die gesamte internationale Ar  | ımeldung,   |
|   | $\boxtimes$  | Ansprüche Nr. 29 (gewerblich   | ie Anwendbarkeit)   |
|   |  | Begründung:  |   |
|   | ×  | Die gesamte internationale A<br>nachstehenden Gegenstand,<br>(genaue Angaben):     | nmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 29 beziehen sich auf den für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht                             |
|   |  | siehe Beiblatt   |   |
|   |  | Die Beschreibung, die Ansprü<br>oder die obengenannten Anskonnte (genaue Angaben): | iche oder die Zeichnungen <i>(machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben)</i><br>brüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden                      |
|   |  | Die Ansprüche bzw. die oben<br>gestützt, daß kein sinnvolles                       | genannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung<br>Gutachten erstellt werden konnte.  |
|   |  | Für die obengenannten Ansp   | rüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.  |
| <ol> <li>Eine sinnvolle internationale vorläufige Prüfung kann nicht durchgeführt werden, weil das Protokoll der<br/>Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften<br/>vorgeschriebenen Standard entspricht:</li> </ol> |  | equenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften                         |   |
|   |  | Die schriftliche Form wurde n  | cht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.   |
|   |  | Die computerlesbare Form wu  | urde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.  |
| ٧.  | Beg<br>gev   | gründete Feststellung nach Æ<br>verblichen Anwendbarkeit; U                        | urtikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der<br>nterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung                                      |
| 1.  |  | tstellung<br>uheit (N)   | Ja: Ansprüche 1-29  |
|   | Erfi   | nderische Tätigkeit (IS)   | Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche 1-29  |
|   | Gev  | verbliche Anwendbarkeit (IA)   | Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche: 1-28 Nein: Ansprüche:  |

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/10334

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

#### Zu Punkt III

Anspruch 29 bezieht sich auf einen Gegenstand, der nach Auffassung dieser Behörde unter die Regel 67.1 (iv) PCT fällt. Daher wird über die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands dieses Anspruchs kein Gutachten erstellt (Artikel 34(4) a) (i) PCT).

## Zu Punkt V

Es wird auf die folgenden Dokumente des Internationalen Recherchenberichts und die 2. dort angegebenen Passagen verwiesen:

D1: US-A-5 612 049

D2: US-B-6 312 472

D3: US-A-4 954 476

D4: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1998, Nr. 01 & JP 9 249981 A

D5: EP-A-0 409 810

D6: US-A-6 017 553

D7: US-A-5 855 612

D8: EP-A-0 222 717

D9: US-B-6 313 064

- 2.1 Dokument D1 offenbart Implantatbeschichtungsmethoden unter Verwendung von Titanoxid-Precursor-Solen optional in Kombination mit Ca-, Na-, K-, Al-, B- oder Address of the Mg-Ionen.
- 2.2 Dokument D2 offenbart Implantate mit einer Oberflächenschicht enthaltend eine Matrix mit TiO, und Ca-Keramiken.
- 2.3 Dokument D3 offenbart ein Produkt enthaltend Titanoxid als Hauptprodukt erhalten durch Auflösen von Titansäuren und Hinzufügen von wasserlöslichen Flockungsmittel wie zum Beispiel Vanadium-, Molybdän und Wolframsalze, Kalzinieren und anschließende Verwendung für Beschichtungen.
- 2.4 Dokument D4 offenbart rostfreien Stahl, der durch Säurebehandlung antibakterielle Eigenschaften erhält (Cu-lonen). Titan ist auch vorhanden.

- 2.5 Dokument D5 offenbart Implantate, bei denen die Titanoberfläche zu Titandioxid oxidiert wird und Ionen wie z.B. Ca, Mg oder Zn integriert werden.
- 2.6 Dokument D6 offenbart eine Methode zur Herstellung antimikrobieller Materialen, bei welcher Metallionen in einer Ti/O-Matrix abgeschieden werden.
- 2.7 Dokument D7 offenbart Titanimplantate mit einer hydratisierten Titanoxidschicht, die Metallionen wie Ta, Sn, Ti, Si, Zr, Li oder Na enthält.
- 2.8 Dokument D8 offenbart Titanimplantate mit einer Titanoxidschicht, die nur Spuren anderer Metalle wie z.B. Kupfer enthalten.
- 2.9 Dokument D9 offenbart antibakterielle Kupferlegierungen mit Titandioxid-beschichtung, die Zink oder Silber enthalten können, und für Sterilräume (beispielsweise auf dem Gebiet der Herstellung medizinischer Artikel) bzw. in Alltagsartikeln eingesetzt werden können.
- 3. Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Art. 33(2) und (3) PCT)

Anspruch 1 bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung einer Titanoxid-Beschichtung ausgehend von einem Titanoxid-Precursor in Verbindung mit einem Metallsalz, das unter physiologischen Bedingungen eine antimikrobielle Wirkung entfaltet, Aufbringen dieser Zubereitung auf ein Implantat und Trocknen der Beschichtung. Anspruch 22 bezieht sich auf das entsprechende Implantat und Anspruch 29 auf dessen Verwendung. Die Dokumente D1-D3, D5 und D7 unterscheiden sich durch die Abwesenheit antimikrobieller Salze, D4 und D6 offenbaren keine Titanoxidbeschichtung mit homogen verteilten Metallsalzen, Dokument D8 ist dadurch gekennzeichnet, daß Kupfer nur in Spuren vorliegt, und Dokument D9 bezieht sich nicht auf medizinische Implantate. Der Gegenstand der Ansprüche 1-29 scheint somit neu zu sein.

Da sich keines der Dokumente D1-D9 auf die Herstellung von verbesserten antimikrobiellen Implantaten bezieht oder die homogene Verteilung der antimikrobiellen Metallsalze nahelegt, scheint der Gegenstand der Ansprüche 1-29 auch erfinderisch zu sein.

# PATENTANSPRÜCHE

- 1. Verfahren zur Herstellung einer Titanoxid-Beschichtung auf einem Implantat mit den Schritten:
  - a) Versetzen einer Zubereitung, enthaltend organisches Lösungsmittel und einen metallorganischen Titanoxid-Precursor und wahlweise Wasser und/oder Säure, mit Metallsalzen und/oder metallorganischen Verbindungen, um Metallionen homogen in der Zubereitung zu verteilen, wobei die Metallionen unter physiologischen Bedingungen eine antimikrobielle · bzw. antibakterielle Wirkung entfalten,
  - Aufbringen der unter a) hergestellten Zubereitung auf ein Implantat,
  - c) Trocknen der aufgebrachten Beschichtung.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1,
   dadurch gekennzeichnet,
   dass\_nach\_Schritt c) ein Erhitzen auf 100 bis 1000°C
   durchgeführt wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
  dadurch gekennzeichnet,
  dass das Implantat ein Metall, eine Metalllegierung, ein
  Glas, eine Keramik, ein Kunststoff, ein Verbundwerkstoff
  oder ein Knochenimplantat ist.
- 4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass das Implantat ein Katheter, eine Osteosyntheseplatte, eine Endoprothese, ein Fixateur externe, ein Fixateur interne, ein Nagel, eine Schraube oder ein Draht, eine Herzklappe, ein künstliches Blutgefäß oder ein Shunt, ein gesichtschirurgisches/plastisches Implantat, ein Mittelohrimplantat oder ein Dentalimplantat ist.

 Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Metall im Fall eines Metallimplantants Titan, Stahl, Eisen ist und/oder eine Stahl-, Eisen-, Titanund/oder CoCr-Legierung.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Metalllegierung eine Titanlegierung, bevorzugt TiAl6V4 oder TiAl6Nb7, eine CoCr-Legierung oder ein Osteosynthesestahl, bevorzugt AISI316L, ist.

7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

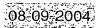
dadurch gekennzeichnet,

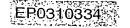
dass der Kunststoff Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen, Polyethylenterephthalat, Polyamide, Polyurethane, Polysiloxane, Polysiloxan-Elastomere, Polyetheretherketon und/oder Polysulfon ist.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass als organisches Lösungsmittel lineare oder verzweigte Alkohole mit Kettenlängen von 2 bis 8 Kohlenstoffatomen oder cyclische, aromatische oder heteroaromatische





Kohlenwasserstoffe oder Derivate hiervon eingesetzt werden.

9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der metallorganische Titanoxid-Precursor vierfach koordiniertes Titan mit sauerstoffverbrückten linearen oder verzweigten Alkyl- und/oder Alkylenresten ist, wobei die Alkyl- und/oder Alkylenreste bevorzugt eine Kettenlänge von 2 bis 5 Kohlenstoffatomen aufweisen, und in der Kette oder substituiert O- und/oder N-Atome aufweisen können.

 Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass als Säure Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, eine organische Säure oder Gemische hiervon verwendet werden.

11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Metallsalze und/oder metallorganische Verbindungen ein- bis vierwertige Metallionen aufweisen, bevorzugt Zink-, Quecksilber-, Vanadium-, Aluminium-, Titan-, Chrom-, Cadmium-, Zinn-, Blei-, Nickel und/oder Cobaltionen, noch bevorzugter Calcium-, Magnesium-, Kupfer-, Zink- und/oder Silberionen.

12. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Metallionen-Konzentration in Schritt a) so gewählt wird, dass die aufgebrachte getrocknete und ggf. erhitzte Beschichtung eine Metallionenkonzentration von 1 - 20 Gew.-%, bevorzugt 5 - 15 Gew.%, noch bevorzugter 10 - 12 Gew.-% aufweist.

13. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Aufbringen durch Tauchbeschichtung, Spin-Coaten Rakeln, Drucken oder Aufsprühen erfolgt.

 Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Zubereitung aus Schritt a) mit einer solchen Schichtdicke aufgebracht wird, dass die Schichtdicke einer Einfachbeschichtung nach Trocknen und ggf. Erhitzen 50-1000 nm, bevorzugt 50-200 nm, noch bevorzugter 130 - 170 nm, am bevorzugtesten ungefähr 150 nm beträgt.

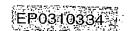
15. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, ...

dadurch gekennzeichnet,

dass die Zubereitung aus Schritt a) in Form eines Sols aufgebracht wird, wobei das Sol, in welchem die Metallsalze und/oder metallorganischen Verbindungen homogen verteilt und gelöst sind, bei oder nach dem Auftragen in ein Gel übergeht, in welchem die Metallionen homogen verteilt und gelöst vorliegen.

16. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,



dass die Schritte a) - c) von Anspruch 1 ein oder mehrmals wiederholt werden, um eine oder mehrere zusätzliche Titanoxid-Beschichtungen auf dem Implantat zu erzeugen, wobei die Beschichtungen wahlweise jeweils nach Schritt c) auf 100 bis 1000°C erhitzt werden.

- 17. Verfahren nach Anspruch 16,
  dadurch gekennzeichnet,
  dass die Metallionen-Konzentration jeweils in Schritt a)
  so variiert wird, dass die ursprüngliche Beschichtung und
  die ein oder mehreren zusätzlich aufgebrachten
  getrockneten und wahlweise erhitzten Beschichtungen
  unterschiedliche Metallionenkonzentrationen aufweisen.
- Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, 18. dadurch gekennzeichnet, dass die Metallionen-Konzentration jeweils in Schritt a) so variiert wird, dass die Metallionenkonzentration in der ursprünglichen Schicht und in den ein oder mehreren getrockneten zusätzlich aufgebrachten und wahlweise erhitzten Beschichtungen von den innen Implantat am liegenden Beschichtungen hin zu den außen liegenden Beschichtungen abnimmt.
- 19. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trocknen der aufgebrachten Beschichtung in Schritt c) unter überkritischen Bedingungen erfolgt.
- 20. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 16-19, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen aufgebrachten Beschichtungen unterschiedliche Metallionen aufweisen.

- 21. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 16-20,

  dadurch gekennzeichnet,

  dass die antibakteriellen bzw. antimikrobiellen Metallionen Kupferionen und/oder Silberionen sind.
- 22. Implantat mit einer Titanoxid-Beschichtung, herstellbar nach dem Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche.
- 23. Implantat nach Anspruch 22,
  dadurch gekennzeichnet,
  dass die in der Beschichtung enthaltenen Metallionen unter
  physiologischen Bedingungen aus der Beschichtung in das
  umgebende Medium herauslösbar sind.
- 24. Implantat nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke einer Titanoxid-Einfachbeschichtung jeweils 50-1000 nm, bevorzugt 50-200 nm, noch bevorzugter 130 - 170 nm, am bevorzugtesten ungefähr 150 nm beträgt.
- 25. Implantat nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallionen in einer Titanoxid-Beschichtung jeweils homogen verteilt sind.
- 26. Implantat nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallionen in einer solchen Konzentration in der Titanoxid-Beschichtung vorliegen, dass die Beschichtung zunächst antibakteriell wirkt und nach einer einstellbaren Zeit biokompatibel ist.
- 27. Implantat nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 26, dadurch gekennzeichnet,

dass die Metallionenkonzentration in einer Titanoxid-Beschichtung 1 - 20 Gew.-%, bevorzugt 5 - 15 Gew.%, noch bevorzugter 10 - 12 Gew.-% beträgt.

- 28. Implantat nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 27, dadurch gekennzeichnet, dass die in der Titanoxid-Beschichtung enthaltenen Metallionen Kupferionen und/oder Silberionen sind.
- 29. Verwendung des Implantats nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 28 für die Implantation in Patienten.

|  |  | • |               |
|--|--|---|---------------|
|  |  |   |               |
|  |  |   | <b>&gt;</b> - |
|  |  |   |               |
|  |  |   | •             |
|  |  |   |               |
|  |  |   |               |
|  |  |   |               |

₹.

, }-

International Application No PCT/EP 03/10334

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 A61L27/30 A61L A61L29/10 A61L31/08 A61L28/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 A61L Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, EMBASE, COMPENDEX, INSPEC C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Category ° χ US 5 612 049 A (KANGASNIEMI ILKKA ET AL) 1-9.18 March 1997 (1997-03-18) 11-16, 21 - 28column 3, line 27 - line 53 column 4, line 40 -column 5, line 5 X US 6 312 472 B1 (HALL JAN ET AL) 1-8. 6 November 2001 (2001-11-06) 12 - 1421 - 28claims 1,7; example 2 US 4 954 476 A (HUMS ERICH) 1-3, χ 9-13. 4 September 1990 (1990-09-04) 21 - 25claims 1,13,16; examples -/--Further documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention filing date cannot be considered novel or cannot be considered to "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the citation or other special reason (as specified) O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu-ments, such combination being obvious to a person skilled other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 25/03/2004 11 March 2004 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Winger, R Fax: (+31-70) 340-3016

PCT/EP 03/10334

|            | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| Category ° | Glation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  | Helevani to ciaim no. |
| Х          | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 01, 30 January 1998 (1998-01-30) -& JP 09 249981 A (NISSHIN STEEL CO LTD), 22 September 1997 (1997-09-22) cited in the application abstract | 21-28                 |
| X          | EP 0 409 810 A (ELLEM BIOTEKNIK AB) 23 January 1991 (1991-01-23) column 3, line 18 - line 35; claim 1  | 21–28                 |
| X          | US 6 017 553 A (APTE PRASAD SHRIKRISHNA<br>ET AL) 25 January 2000 (2000-01-25)<br>claims   | 21-28                 |
| X          | US 5 855 612 A (IIDA HIROHISA ET AL) 5 January 1999 (1999-01-05) claims 1,3  | 21-28                 |
| X          | EP 0 222 717 A (INST APPLIED BIOTECHNOLOGY) 20 May 1987 (1987-05-20) claim 1; tables   | 21–28                 |
| X          | US 6 313 064 B1 (MIYAFUJI MOTOHISA ET AL) 6 November 2001 (2001-11-06) cited in the application column 3, paragraph 1; claims 1-3; examples  | 21-27                 |
|            |  |                       |

nation on patent family members

International Application No
PCT/EP 03/10334

| Patent document cited in search repo |    | Publication<br>date |  | Patent family member(s)   |  | Publication date  |
|--------------------------------------|----|---------------------|--|---|--|---|
| US 5612049                           | A  | 18-03-1997          | FI<br>AT<br>CA<br>DE<br>DE<br>DK<br>EP<br>ES<br>WO<br>GR<br>JP<br>RU             | 921802<br>174803<br>3954793<br>2118036<br>69322779<br>69322779<br>642362<br>0642362<br>2125979<br>9321969<br>3029407<br>3220150<br>7505809<br>2124329   | T<br>A<br>A1<br>D1<br>T2<br>T3<br>A1<br>T3<br>A1<br>T3<br>B2<br>T            | 24-10-1993<br>15-01-1999<br>29-11-1993<br>11-11-1993<br>04-02-1999<br>20-05-1999<br>23-08-1999<br>15-03-1995<br>16-03-1999<br>11-11-1993<br>28-05-1999<br>22-10-2001<br>29-06-1995<br>10-01-1999      |
| US 6312472                           | B1 | 06-11-2001          | SE<br>AU<br>AU<br>CA<br>EP<br>JP<br>SE<br>WO                                     | 513556<br>746771<br>9772798<br>2309709<br>1030696<br>2001523528<br>9704115<br>9926673   | B2<br>A<br>A1<br>A1<br>T<br>A  | 02-10-2000<br>02-05-2002<br>15-06-1999<br>03-06-1999<br>30-08-2000<br>27-11-2001<br>12-05-1999<br>03-06-1999  |
| US 4954476                           | Α  | 04-09-1990          | DE<br>EP<br>JP   | 3701984<br>0280009<br>63200838  | A2   | 04-08-1988<br>31-08-1988<br>19-08-1988  |
| JP 09249981                          | A  | 22-09-1997          | NONE   |   |  |   |
| EP 0409810                           | A  | 23-01-1991          | SE<br>CA<br>EP<br>JP<br>JP<br>JP<br>SE<br>US                                     | 464850<br>2021473<br>0409810<br>1884432<br>3070566<br>6004089<br>8902565<br>5152993   | A1<br>A2<br>C<br>A<br>B<br>A   | 24-06-1991<br>20-01-1991<br>23-01-1991<br>10-11-1994<br>26-03-1991<br>19-01-1994<br>20-01-1991<br>06-10-1992  |
| US 6017553                           | A  | 25-01-2000          | US<br>US<br>AU<br>BR<br>CA<br>DE<br>DE<br>HK<br>HU<br>JP<br>MD<br>RU<br>AU<br>AU | 5958440<br>5681575<br>673170<br>9306613<br>2134217<br>69320472<br>69320472<br>641224<br>0641224<br>1011939<br>69766<br>2947934<br>8500392<br>1728<br>2131269<br>190195<br>221314<br>1006299<br>731732 | A<br>B2<br>A1<br>D1<br>T2<br>T3<br>A1<br>A2<br>B2<br>T<br>B2<br>C1<br>T<br>T | 28-09-1999 28-10-1997 31-10-1996 08-12-1998 25-10-1993 24-09-1998 25-05-1999 08-03-1995 05-05-2000 28-09-1995 13-09-1999 16-01-1996 30-09-2001 10-06-1999 15-03-2000 15-08-2002 15-04-1999 05-04-2001 |

nation on patent family members

International Application No
PCT/EP 03/10334

| Patent document        |    | Publication |        | Patent family |          | Publication |
|------------------------|----|-------------|--------|---------------|----------|-------------|
| cited in search report |    | date        |        | member(s)     |          | date        |
| US 6017553             | Α  |             | ΑU     |               | Α        | 15-04-1999  |
|                        |    |             | ΑU     | 8055194       | Α        | 06-06-1995  |
|                        |    |             | BR     |               | Α        | 26-08-1997  |
|                        |    |             | CA     | 2136455       |          | 19-05-1995  |
|                        |    |             | CA     | 2136456       | A1       | 19-05-1995  |
|                        |    |             | WO     | 9513704       | A1       | 26-05-1995  |
|                        |    |             | CN     | 1140977       | A,B      | 22-01-1997  |
|                        |    |             | DE     |               | D1       | 13-04-2000  |
|                        |    |             | DE     |               | T2       | 07-09-2000  |
|                        |    |             | DE     | 69431130      |          | 05-09-2002  |
|                        |    |             | DE     | 69431130      |          | 13-03-2003  |
|                        |    |             | DK     | 729302        |          | 14-08-2000  |
|                        |    |             | DK     | 875146        |          | 18-11-2002  |
|                        |    |             | EP     | 0729302       |          | 04-09-1996  |
|                        |    |             | ĒΡ     | 0875146       |          | 04-11-1998  |
|                        |    |             | ËS     | 2145847       |          | 16-07-2000  |
|                        |    |             | ES     | 2181071       |          | 16-02-2003  |
|                        |    |             | GR     | 3033632       |          | 31-10-2000  |
|                        |    |             | HK     | 1012210       |          | 24-08-2001  |
|                        |    |             | HU     | 75526         |          | 28-05-1997  |
|                        |    |             | IL     | 111505        |          | 16-08-1998  |
|                        |    |             | IL     |               |          |             |
|                        |    |             |        |               | A        | 31-12-1999  |
|                        |    |             | JP     |               | T        | 20-05-1997  |
|                        |    |             | NZ     | 275066        |          | 24-09-1998  |
|                        |    |             | NZ     | 331329        |          | 28-02-2000  |
|                        |    |             | NZ     | 331330        |          | 28-02-2000  |
|                        |    |             | PL     | 314683        |          | 16-09-1996  |
|                        |    |             | PT     |               | <u>T</u> | 30-06-2000  |
|                        |    |             | PT     |               | T_       | 31-12-2002  |
|                        |    |             | SI     | 729302        |          | 31-08-2000  |
|                        |    |             | SI<br> | 875146        | T1<br>   | 31-12-2002  |
| US 5855612             | Α  | 05-01-1999  | JP     | 2795824       | B2       | 10-09-1998  |
|                        |    |             | JP     | 8299429       | Α        | 19-11-1996  |
| EP 0222717             | Α  | 20-05-1987  | <br>EP | 0222717       | A2       | 20-05-1987  |
|                        | •• | 20 00 100/  | ĴΡ     |               | A        | 23-05-1987  |
|                        |    |             | SE     | 8505158       |          | 02-05-1987  |
|                        |    |             |        |               |          |             |
| US 6313064             | B1 | 06-11-2001  | JP     | 2000017356    | Α        | 18-01-2000  |
|                        |    |             | JP     | 2000034530    | Α        | 02-02-2000  |
|                        |    |             | CN     | 1240834       | A,B      | 12-01-2000  |
|                        |    |             |        |               |          |             |

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/10334

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 A61L27/30 A61L28/00 A61L29/10 A61L31/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 7 A61L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, EMBASE, COMPENDEX, INSPEC

| Kategorie® | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile   | Betr. Anspruch Nr.      |
|------------|--|-------------------------|
| X          | US 5 612 049 A (KANGASNIEMI ILKKA ET AL)<br>18. März 1997 (1997-03-18)<br>Spalte 3, Zeile 27 - Zeile 53<br>Spalte 4, Zeile 40 -Spalte 5, Zeile 5 | 1-9,<br>11-16,<br>21-28 |
| X          | US 6 312 472 B1 (HALL JAN ET AL) 6. November 2001 (2001-11-06)  Ansprüche 1,7; Beispiel 2  | 1-8,<br>12-14,<br>21-28 |
| X          | US 4 954 476 A (HUMS ERICH) 4. September 1990 (1990-09-04)  Ansprüche 1,13,16; Beispiele   | 1-3,<br>9-13,<br>21-25  |

| Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen   | X Siehe Anhang Patentfamilie   |
|---|--|
| <ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> <li>Datum des Abschlusses der internationalen Recherche</li> </ul> | <ul> <li>*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</li> <li>*X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</li> <li>*&amp;* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul> |
| 11. März 2004   | 25/03/2004   |
| Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde<br>Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL ~ 2280 HV Rijswijk   | Bevollmächtigter Bediensteter  |
| Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fax: (+31-70) 340-3016  | Winger, R  |

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/10334

|            |  | EP 03/10334           |
|------------|--|-----------------------|
|            | ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  |                       |
| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teil  | le Betr. Anspruch Nr. |
| X          | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 01, 30. Januar 1998 (1998-01-30) -& JP 09 249981 A (NISSHIN STEEL CO LTD), 22. September 1997 (1997-09-22) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung | 21-28                 |
| X          | EP 0 409 810 A (ELLEM BIOTEKNIK AB)<br>23. Januar 1991 (1991-01-23)<br>Spalte 3, Zeile 18 - Zeile 35; Anspruch 1   | 21-28                 |
| X          | US 6 017 553 A (APTE PRASAD SHRIKRISHNA<br>ET AL) 25. Januar 2000 (2000-01-25)<br>Ansprüche  | 21-28                 |
| X          | US 5 855 612 A (IIDA HIROHISA ET AL)<br>5. Januar 1999 (1999-01-05)<br>Ansprüche 1,3   | 21-28                 |
| X          | EP 0 222 717 A (INST APPLIED<br>BIOTECHNOLOGY) 20. Mai 1987 (1987-05-20)<br>Anspruch 1; Tabellen   | 21-28                 |
| X          | US 6 313 064 B1 (MIYAFUJI MOTOHISA ET AL) 6. November 2001 (2001-11-06) in der Anmeldung erwähnt Spalte 3, Absatz 1; Ansprüche 1-3; Beispiele  | 21-27                 |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |
|            |  |                       |

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

Angaben zu Veröffentlichunge zur selben Patentfamilie gehören

Internation les Aktenzeichen
PCT/EP 03/10334

|    |   |    |                               |  | T CI/Er   | 03/10334   |
|----|---|----|-------------------------------|--|---|--|
|    | Recherchenbericht<br>Intes Patentdokument |    | Datum der<br>Veröffentlichung |  | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie   | Datum der<br>Veröffentlichung  |
| US | 5612049                                   | Α  | 18-03-1997                    | FI<br>AU<br>CA<br>DE<br>DK<br>EP<br>ES<br>WO<br>GR<br>JP<br>JP         | 921802 A<br>174803 T<br>3954793 A<br>2118036 A1<br>69322779 D1<br>69322779 T2<br>642362 T3<br>0642362 A1<br>2125979 T3<br>9321969 A1<br>3029407 T3<br>3220150 B2<br>7505809 T<br>2124329 C1       | 24-10-1993<br>15-01-1999<br>29-11-1993<br>11-11-1993<br>04-02-1999<br>20-05-1999<br>23-08-1999<br>15-03-1995<br>16-03-1999<br>11-11-1993<br>28-05-1999<br>22-10-2001<br>29-06-1995<br>10-01-1999   |
| us | 6312472                                   | B1 | 06-11-2001                    | SE<br>AU<br>CA<br>EP<br>JP<br>SE<br>WO                                 | 513556 C2<br>746771 B2<br>9772798 A<br>2309709 A1<br>1030696 A1<br>2001523528 T<br>9704115 A<br>9926673 A1  | 02-10-2000<br>02-05-2002<br>15-06-1999<br>03-06-1999<br>30-08-2000<br>27-11-2001<br>12-05-1999<br>03-06-1999   |
| US | 4954476                                   | Α  | 04-09-1990                    | DE<br>EP<br>JP   | 3701984 A1<br>0280009 A2<br>63200838 A  | 04-08-1988<br>31-08-1988<br>19-08-1988   |
| JP | 09249981                                  | Α  | 22-09-1997                    | KEIN   | IE<br>  |  |
| EP | 0409810                                   | Α  | 23-01-1991                    | SE<br>CA<br>EP<br>JP<br>JP<br>SE<br>US                                 | 464850 B<br>2021473 A1<br>0409810 A2<br>1884432 C<br>3070566 A<br>6004089 B<br>8902565 A<br>5152993 A   | 24-06-1991<br>20-01-1991<br>23-01-1991<br>10-11-1994<br>26-03-1991<br>19-01-1994<br>20-01-1991<br>06-10-1992   |
| US | 6017553                                   | A  | 25-01-2000                    | US<br>AU<br>BR<br>CDE<br>DE<br>DE<br>HU<br>JP<br>MDU<br>AT<br>AU<br>AU | 5958440 A 5681575 A 673170 B2 9306613 A 2134217 A1 69320472 D1 69320472 T2 641224 T3 0641224 A1 1011939 A1 69766 A2 2947934 B2 8500392 T 1728 B2 2131269 C1 190195 T 221314 T 1006299 A 731732 B2 | 28-09-1999<br>28-10-1997<br>31-10-1996<br>08-12-1998<br>25-10-1993<br>24-09-1998<br>24-12-1998<br>25-05-1999<br>08-03-1995<br>05-05-2000<br>28-09-1995<br>13-09-1999<br>16-01-1996<br>30-09-2001<br>10-06-1999<br>15-03-2000<br>15-08-2002<br>15-04-1999<br>05-04-2001 |

Angaben zu Veröffentlichung

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/10334

|   |     |                               |        |                                   | 03/10334                      |
|---|-----|-------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Im Recherchenbericht<br>ngeführtes Patentdokume | ent | Datum der<br>Veröffentlichung |        | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie | Datum der<br>Veröffentlichung |
| US 6017553                                      | Α.  |                               | AU     | 1006399 A                         | 15-04-1999                    |
|   |     |                               | ΑU     | 8055194 A                         | 06-06-1995                    |
|   |     |                               | BR     | 9408225 A                         | 26-08-1997                    |
|   |     |                               | CA     | 2136455 A1                        | 19-05-1995                    |
|   |     |                               |        |                                   |                               |
|   |     |                               | CA     | 2136456 A1                        | 19-05-1995                    |
|   |     |                               | WO     | 9513704 A1                        | 26-05-1995                    |
|   |     |                               | CN     | 11 <b>4</b> 0977 A ,B             | 22-01-1997                    |
|   |     |                               | DE     | 69423363 D1                       | 13-04-2000                    |
|   |     |                               | DE     | 69423363 T2                       | 07-09-2000                    |
|   |     |                               | DE     | 69431130 D1                       | 05-09-2002                    |
|   |     |                               | DE     | 69431130 T2                       | 13-03-2003                    |
|   |     |                               | DK     | 729302 T3                         | 14-08-2000                    |
|   |     |                               | DK     | 875146 T3                         | 18-11-2002                    |
|   |     |                               | EP     | 0729302 A1                        | 04-09-1996                    |
|   |     |                               | EP     |                                   |                               |
|   |     |                               |        | 0875146 A1                        | 04-11-1998                    |
|   |     |                               | ES     | 2145847 T3                        | 16-07-2000                    |
|   |     |                               | ES     | 2181071 T3                        | 16-02-2003                    |
|   |     |                               | GR     | 3033632 T3                        | 31-10-2000                    |
|   |     |                               | HK     | 1012210 A1                        | 24-08-2001                    |
|   |     |                               | HU     | 75526 A2                          | 28-05-1997                    |
|   |     |                               | ΙL     | 111505 A                          | 16-08-1998                    |
|   |     |                               | ΙL     | 123228 A                          | 31-12-1999                    |
|   |     |                               | ĴΡ     | 9505112 T                         | 20-05-1997                    |
|   |     |                               | NZ     | 275066 A                          | 24-09-1998                    |
|   |     |                               | NZ     | 331329 A                          | 28-02-2000                    |
|   |     |                               |        |                                   |                               |
|   |     |                               | NZ     | 331330 A                          | 28-02-2000                    |
|   |     |                               | PL     | 314683 A1                         | 16-09-1996                    |
|   |     |                               | PT     | 729302 T                          | 30-06-2000                    |
|   |     |                               | PΤ     | 875146 T                          | 31-12-2002                    |
|   |     |                               | SI     | 729302 T1                         | 31-08-2000                    |
|   |     |                               | SI     | 875146 T1                         | 31-12-2002                    |
| US 5855612                                      | Α   | 05-01-1999                    | JP     | 2795824 B2                        | 10-09-1998                    |
|   |     |                               | JP     | 8299429 A                         | 19-11-1996                    |
| EP 0222717                                      |     | 20-05-1987                    | <br>ЕР | 0222717 A2                        | 20-05-1987                    |
|   | • • | 30 00 <b>200</b> ,            | ĴΡ     | 62112559 A                        | 23-05-1987                    |
|   |     |                               | SE     | 8505158 A                         | 02-05-1987                    |
|   |     |                               |        |                                   |                               |
| US 6313064                                      | B1  | 06-11-2001                    | JP     | 2000017356 A                      | 18-01-2000                    |
|   |     |                               | JP     | 2000034530 A                      | 02-02-2000                    |
|   |     |                               |        |                                   |                               |
|   |     |                               | CN     | 1240834 A ,B                      | 12-01-2000                    |